# MATERIAL FOR INSULATING FILM, COATING VARNISH FOR INSULATION FILM, INSULATING FILM AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THEM

Publication number: JP2002167442

Publication date: Inventor:

ENOKI HISAFUMI: SAITO HIDENORI: HIGASHIDA

NOBUHIRO, ISHIDA YUICHI

Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO

Classification:

- International: C08G69/48; C08G73/22; C08G81/00; C08J5/18;

> C09D179/04; H01B3/30; H01L21/312; H05K1/00; C08G69/00; C08G73/00; C08G81/00; C08J5/18; C09D179/00; H01B3/30; H01L21/02; H05K1/00; (IPC1-7): C08G81/00; C08G73/22; C09D179/04; H01B3/30;

H01L21/312

2002-06-11

- European:

C08G69/48; C08G81/00; C08J5/18; H01L21/312

Application number: JP20000401237 20001228

Priority number(s): JP20000401237 20001228; JP20000288271 20000922

Also published as:

EP1333050 (A1) WO0224788 (A1) US7049371 (82) US2004002572 (A1) EP1333050 (81)

more >>

Report a data error bere

### Abstract of JP2002167442

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a material for an insulating film excellent in electric properties, thermal properties, mechanical properties, and also capable of giving a low dielectric constant, a coating varnish for the insulating film containing the same, and to prepare the insulating film and to provide a semiconductor device both using them. SOLUTION: The material for the insulating film contains, as a film forming compound, a copolymer produced by reacting a polyamide having a specific structure with a reactive oligomer, the coating varnish comprises the material and a solvent, the insulating film has a resin layer comprising, as a main structural component, a polybenzoxazole produced by thermally condensing and crosslinking the material and the coating varnish and contains also micropores therein, and the film is used for an interlayer insulating film for a multilayer interconnection and/or a semiconductor device having a surface-protection layer.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本國特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公業番号 特開2002-167442 (P2002-167442A)

(43)公開日 平成14年6月11日(2002.6.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	鐵別記号	FI	テーマコート*(参考)
C 0 8 G 81/00		C 0 8 G 81/00	41031
73/22		73/22	41038
C 0 9 D 179/04		C 0 9 D 179/04	B 41043
H 0 1 B 3/30		H01B 3/30	H 5F058
			M 5G305
	來蔣宏馨	存 請求項の数24 OL	(全 29 頁) 最終頁に続く
(21)出颍器号	特顯2000-401237(P2000-401237)	(71)出題人 000002141	3 3 LEON A 40
(22)/治難日	平成12年12月28日(2000, 12, 28)	住友ペークラ 東京都品川区	1下株式製在 東品川2丁目5番8号
		(72)発明者 裰 尚史	
(31) 優先檢主張番号	特额2000-288271 (P2000-288271)	東京都島川区	東岛川2丁目5番8号 住友
(32) 優先日	平成12年9月22日(2000,9,22)	ベークライト	株式会社内
(33) 優先権主襲国	日本(JP)	(72)発明者 齊藤 英紀	
		東京都岛川区	東岛川2丁目5番8号 住友
		ベークライト	株式会社内
		(74)代理人 100075351	
		<b>弁理士</b> 內山	充
			最終質に続く

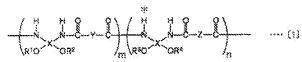
# (54) [発明の名称] 総縁膜用材料、絶縁膜用コーティングワニス及びこれらを用いた絶縁膜並びに半導体装置

# (57)【爰約】

【課題】電気特性、熱特性、機械特性などに優れ、かつ 低誘電率化が可能な絶縁膜用材料、それを含む絶縁膜用 コーティングワニス、これらを用いた絶縁膜及び半導体 装筒を提供する。

【解決手段】特定の構造を有するポリアミドと、反応性 オリゴマーとを反応させて得られた共重合体を膜形成成 分として含む絶縁膜用材料、この材料と有機溶媒を含む 絶縁膜用コーティングワニス、これらを加熱処理して締 合反応及び架線反応させて得られるポリベンゾオキサゾ ールを主構造とする樹脂の樹からなり、かつ微細孔を有 する絶縁膜、及び該絶縁膜からなる多層配線用層関絶縁 膜及び/又は表面保護者を有する半導体装置である。

【特許請求の範囲】 【湖求明1】一般式〔1〕 \* [化1]

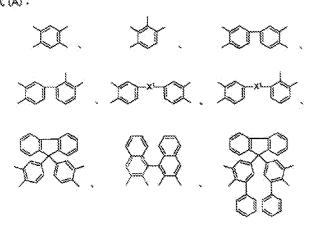


[式中の化]~化]は、それぞれ独立して水素原子又は一 猫の有機基、Xは下記式(A)で表される基の中から選 ばれる四価の基を示し、2つのXは同一でも異なってい でもよく、Yは下記式(B)、式(C)、式(D) 及び の二個の基、2は式(F)で表される基の中から選ばれ る二個の基を示し、m及びnは、それぞれm>0、n会 0、2≦m+n≤1000及び0.05≦m/(m+ ※

※ n) ≦1の関係を満たす整数であり、繰り返し単位の配 列はプロック的、ランダム的のいずれであってもよ い。〕で表されるボリアミドと、該ポリアミド構造中の カルボキシル基、アミノ基又はヒドロキシル基と反応し 式(E)で表される墓の中から選ばれる少なくとも1種 10 得る麗換墓を有する反応性オリゴマーとを反応させて得 られた共富合体を膜形成成分として含むことを特徴とす る絶縁膜用材料。

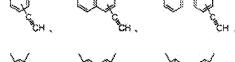
2

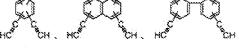
[化2]

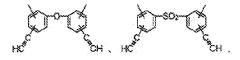


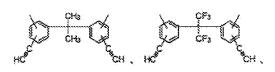
[Ht3]

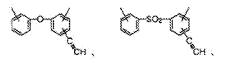


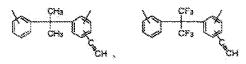






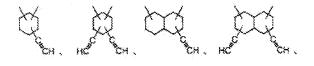


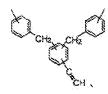




[(£4]

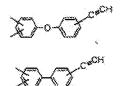
式 (8)-2:





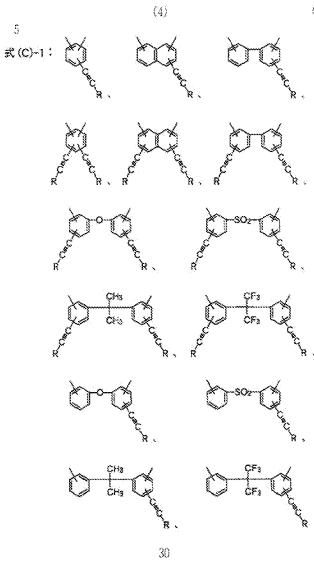






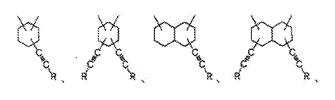
[张5]

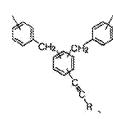


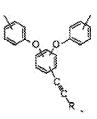


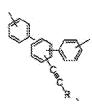
(E6)

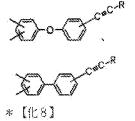
3C (C)-2:











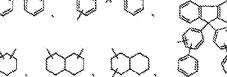
[代7]

#(0): (CC)

\*(n): 0, 00, 00.

00.0×0.





(式(A) 及び式(F) 中のX は、式(G)

[佐9]

で表される基の中から選ばれる二価の基を示し、式 (C)中のRはアルキル基又は式(H)

[化10]

で表される基の中から選ばれる一個の基を示す。また式(A)、式(B)、式(C)、式(D)、式(E)、式(F)及び式(G)で表される基におけるペンゼン環上の永素原子は、炭素数1~4のアルキル基。フッ素原子及びトリフルオロメチル基の中から選ばれる少なくとも1個の基で器換されていてもよい。〕

【請求項2】ボリアミドが、一般式[1]中のYとして、式(B)で表される基の中から選ばれる二価の基を 有するものである請求項1記載の絶縁機用材料。

【請求項3】ポリアミドが、一般式[1]中のYとして、式(C)で表される基の中から選ばれる三価の基を有するものである請求項1記載の絶縁膜用材料。

【請求項4】ポリアミドが、一般式[1]中のYとして、式(D)で表される基の中から選ばれる二個の基を 有するものである請求項1記載の絶縁膜用材料。

【請求項5】ポリアミドが、一般式[1]中のYとして、式(E)で表される基の中から選ばれる二価の基を 有するものである請求項1記載の絶縁駿用材料。

【請求項6】反応性オリゴマーが、ポリオキシアルキレ 樹脂の層から ン、ポリメチルメタクリレート、ポリαーメチルスチレ 50 する絶縁脱。

ン、ポリスチレン、ポリエステル、ポリエーテルエステ 20 ル、ポリカブロラクトン及びポリウレタンの中から選ば れる少なくとも1種である請求項1ないし5のいずれか に記載の絶縁膜用材料。

【請求項7】反応性オリゴマーが、数平均分子量100~40,000のものである請求項1ないし6のいずれかに記載の絶縁膜用材料。

【請求項8】反応性オリゴマーが、数平均分子量100 ~20,000のものである請求項7記載の絶縁膜用材料。

【請求項9】反応性オリゴマーが、数平均分子銀100 30~10,000のものである請求項8記載の絶縁膜用材 約

【請求項10】共重合体が、反応性オリゴマーユニット 5~70重量%を導入したものである請求項1ないし9 のいずれかに記載の絶縁膜用材料。

【請求項11】共薫合体が、反応性オリゴマーユニット 5~50重量%を導入したものである請求項10記載の 絶縁膜用材料。

【請求項12】共重合体が、反応性オリゴマーユニット 5~40重量%を導入したものである請求項11記載の 絶縁膜用材料。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の 絶縁膜用材料と、該絶縁膜用材料を溶解若しくは分散さ せることが可能な有機溶媒を含むことを特徴とする絶縁 膜用コーティングワニス。

【請求項14】請求項1ないし12のいずれかに記載の 絶縁膜用材料、又は、請求項13記載の絶縁膜用コーティングワニスを、加熱処理して縮合反応及び架橋反応せ しめて得られるポリベンゾオキサゾールを主構造とする 樹脂の層からなり、かつ、微細孔を有することを特徴と する絶縁原。

【諸求項15】絶縁膜の微細孔の大きさが、1μm以下 である請求項14記載の絶縁膜。

11

【請求項16】絶縁膜の微細孔の大きさが、500 nm 以下である請求項15記載の絶縁膜

【請求項 17】絶縁膜の微細孔の大きさが、100 n m 以下である請求項16記載の絶縁膜

【請求項18】絶縁機の微細孔の大きさが、20mm以 下である請求項17記載の絶縁膜。

【請求項19】絶縁膜の空隙率が、5~70%である籍 | 求項 1 4 ないし 1 8 のいずれかに記載の絶縁膜。

【請求項20】絶縁膜の空隙率が、5~50%である鯖 支項19記載の絶縁膜。

【請求項21】絶縁膜の空隙率が、5~40%である請 求項20記載の絶縁膜。

【請求項22】半導体の多層配線用層調絶縁膜として用 いる請求項14ないし21のいずれかに記載の絶縁膜。

【諸求項23】半導体の表面保護膜として用いる請求項 1.4ないし2.1のいずれかに記載の絶縁膜。

【請求項24】請求項22記載の絶縁膜からなる多層配 線用層間絶縁聯及で5/又は鬱朮璋23記載の絶縁職から 28 なる表面保護層を有することを特徴とする半導体装置。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁膜用材料、絶 縁膜用コーティングワニス及びこれらを用いた絶縁膜並 びに半導体装置に関する。さらに詳しくは、本発明は、 電気特性、熱特性、機械特性などに優れ、かつ低誘電率 化が可能であって、半導体の層間絶縁膜や表面保護膜、 多層回路の層間絶縁膜、フレキシブル鋼張板のカバーコ いられる絶縁膜用材料。このものを含む絶縁膜用コーテ ィングワニス及びこれらを用いた絶縁膜、並びに該絶縁 膜を有する半導体装置に関するものである。

### [00002]

【従来の技術】半導体用材料には、必要とされる特性に 応じて、無機材料、有機材料などが、様々な部分で用い られている。例えば、半導体用の層間絶縁膜としては、 化学気相法で作製した二酸化ケイ素等の無機酸化物膜が 使用されている。しかしながら、近年の半導体の高速 化、高性能化に伴い、上記のような無機酸化物膜では、 比誘電率が高いことが問題となっている。この改良手段 の一つとして、有機材料の適用が検討されている。半導 体用途の有機材料としては、耐熱性、電気特性、機械特 性などに優れたボリイミド樹脂が挙げられ、ソルダーレ ジスト、カバーレイ、液晶配向膜などに用いられてい る。しかしながら、一般にポリイミド樹脂はイミド環に カルボニル基を2個有していることから、吸水性、電気 特性に問題がある。これらの問題に対して、フッ素ある いはフッ素含有基を有機高分子内に導入することによ り、吸水性、電気特性を改良することが試みられてお

12 り、実用化されているものもある。また、ボリイミド樹 新に比べて、耐熱性、吸水性、電気特性に関して、より 優れた性能を示すポリベンゾオキサゾール機能があり、 様々な分野への適用が試みられている。例えば、4.41 ージアミノー3,3/ージとドロキシピフェニルとテレフ タル酸からなる構造を有するもの、2、2-ビス(3-アミノー4ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロ パンとテレフタル酸からなる構造を有するボリベンゾオ キサゾール樹脂等がある。しかしながら、さらに厳しい 10 配熱性、電気特性、吸水性等の向上を要求されている先 端分野では、このような要求全てを満足する材料は、未 だ得られていないのが現状である。つまり、優れた耐熱 件を示すが、誘電率等の電気特性は十分ではなく、ま た、フッ素導入により電気特性は向上するものの、耐熱 件の低下を招くといった不具合が発生している。特に、 半導体用層部絶縁膜として有機材料を適用する場合、無 機材料に匹敵する耐熱性、機械特性、吸水性が要求さ れ、その上で更なる低誘電率化が求められている。この ような高性能化の要求に対して、無機材料である無機酸 化物膜の膜中に微細孔を開けることにより、低密度化を **圏り、比誘電率を低減させる方法が検討されている。空** 気の比誘電率は1であり、膜中に空気を導入して比誘電 率を下げることは、米国特許第3,883,452号明細 署に記載されている約20μmの平均孔径を有する発泡 **重合体を生成させる方法から類推される。しかしなが** ち、空気を膜中に導入することによって効果的な絶縁体 にするためには、膜厚がサブマイクロメーターオーダー で、平均化された比誘電率を有する必要があり、そして 膜自体の機械特性も各工程に耐え得るものでなければな ート、ソルダーレジスト膜、液晶配向膜などに好適に用 30 らい。このような問題を克服する無機材料が、未だ得ら れていないのが現状である。一方、有機材料において は、サブマイクロメーターオーダーの微細孔を得る技術 については、プロックコボリマーを加熱処理して、サブ マイクロメーターオーダーの微細孔を有する機能を生成 させる技術が開示されている(米国特許第5,776,9 90発展網書)。プロックコポリマーがサブマイクロメ ーターオーダーで相分離することは、公知のことであり IT. Hashimoto, M. Shibayama, M. Fujimura and H. Kawa i, "Microphase Separation and the Polymer-polymer I nterphase in Block Polymers" in "Block Copolymers" Science and Technology", p.63, Ed. By D.J. Meter(A cadesic Pub., 1983)] 、天井温度の低いポリマー類が 容易に分解することも、高分子化学の分野では、一般に **息く知られていることである。しかしながら、比誘電率** のみならず、機械特性、選気特性、耐吸水性、耐熱性を 満足させながら、微細孔を有する極脂組成物を得るため には、樹脂、プロック化技術、熱分解性成分などの組合 わせの選択が非常に限定され、すべての特性を満足でき るものは得られていないのが実状である。

> [0003] 50

\*を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定構造のボ リアミドと、反応性オリゴマーとを反応させてなる共重

合体を、絶縁膜用材料の膜形成成分として用いることに

より、その目的を達成し得ることを見出し、この知見に

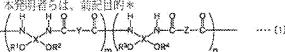
基づいて本発明を完成するに至った。すなわち、本発明

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情のもとで、電気特性、熱特性、機械特性などに優れ、かつ低誘電率化を可能とする絶縁膜用材料、このものを含む絶縁膜用コーティングワニス及びこれらを用いた絶縁膜、並びに該絶縁膜を有する半導体装置を提供することを目的としてなされたものである。

13

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的\*



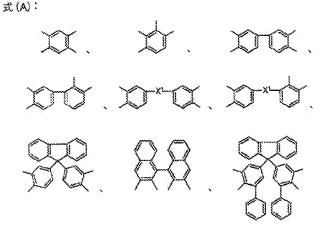
[式中のR  $\sim R$  は、それぞれ独立して水素原子又は一 価の有機基、Xは下記式(A)で表される基の中から選 ばれる四縣の基を示し、2つのXは同一でも異なってい てもよく、Yは下記式(B)、式(C)、式(D)及び 式(E)で表される基の中から選ばれる少なくとも1種 の二無の基、Zは式(F)で表される基の中から選ばれる る二価の基を示し、m及びnは、それぞれm>0、n  $\ge$ 0、 $2 \le m+n \le 1000及び<math>0$ .05  $\le m$ / m+ \*\*

※ n)≤1の関係を満たす整数であり、繰り返し単位の配列はブロック的、ランダム的のいずれであってもよい。〕で表されるボリアミドと、該ボリアミド構造中のカルボキシル基、アミノ基又はヒドロキシル基と反応し得る置換基を有する反応性オリゴマーとを反応させて得られた共東合体を膜形成成分として含むことを特徴とする絶縁膜用材料、

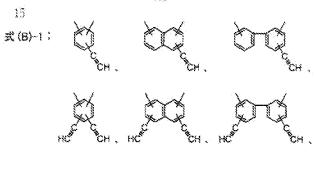
[R12]

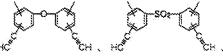
は、(1)一般式[1]

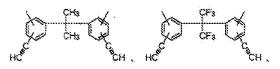
(化11]

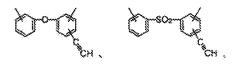


[(t13]



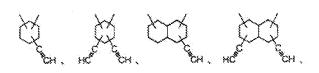


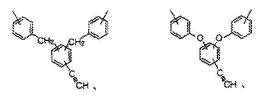


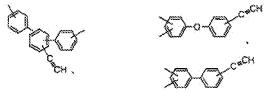




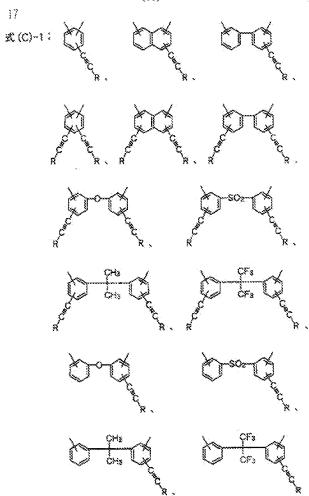
(化14) 或(8)-2:



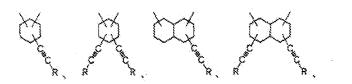


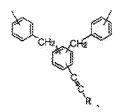


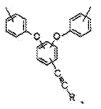
(KE 15)



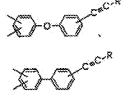
(他16]











[化17]

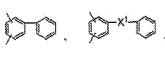
\*(0): (10) (11)

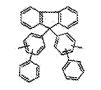
\* [#18]

#(F): 0, 00, 00,

od, oxd.







[武(A)及び式(F)中のX<sup>5</sup>は、式(G)

[(b) 9]

で表される基の中から選ばれる二個の基を示し、式 (C) 中のRはアルキル基又は式(H)

((E20) \*(m): 0.00.00.00.

で表される基の中から選ばれる一鍋の基を示す。また武 (A)、式(B)、式(C)、式(D)、式(E)、式 (F)及び式(G)で表される場におけるペンゼン環上 の水素原子は、炭素数1~4のアルキル基、フッ素原子 及びトリフルオロメチル墓の中から選ばれる少なくとも 1個の基で関換されていてもよい。」(2)ポリアミド が、一般式 [1] 中のYとして、式(B) で表される基 の中から選ばれる三価の基を有するものである第1項記 報の絶縁機用材料、(3) ポリアミドが、一般式〔1〕 中のYとして、式(C)で表される基の中から選ばれる 二価の基を有するものである第1項記載の絶縁膜用材 料、(4) ポリアミドが。一般式[1] 中のYとして、 式(D)で表される基の中から選ばれる二価の基を有す るものである第1項記載の絶縁膜用材料、(5)ポリア | ミドが、一般式「11 | 中のYとして、式(E)で表され る基の中から選ばれる二個の基を有するものである第1 項記載の絶縁膜用材料。(6)反応性オリゴマーが、ポ リオキシアルギレン、ボリメチルメタクリレート、ボリ αーメチルスチレン、ボリスチレン、ボリエステル、ボ S0.

リエーテルエステル、ポリカプロラクトン及びポリウレ タンの中から選ばれる少なくとも1種である第1項ない し第5項のいずれかに記載の絶縁膜用材料、(7)反応 性オリゴマーが、数平均分予量100~40,000の ものである第1項ないし第6項のいずれかに記載の絶縁 膜川材料、(8)反応性オリゴマーが、数平均分子量1 00~20,000のものである第7項配載の絶縁膜用 材料、(9) 反応性オリゴマーが、数平均分子量100 ~10、000のものである第8項記載の絶縁膜用材 30 料、(1.0) 共重合体が、反応性オリゴマーユニット5 ~70重量%を導入したものである第1項ないし第9項 のいずれかに記載の絶縁膜用材料、(11)共運合体 が、反応性オリゴマーユニット5~50重量%を導入し たものである第10項記載の絶縁膜用材料。(12)共 質合体が、反応性オリゴマーユニット5~40重量%を 導入したものである第11項記載の絶縁膜用材料、(1 3)第1項ないし第12項のいずれかに記載の網縁膜用 材料と、該絶縁膜用材料を溶解若しくは分散させること が可能な有機溶媒を含むことを特徴とする。絶縁膜用コ 40 ーティングワニス、(14)第1項ないし第12項のい ずれかに記載の絶縁勝用材料、又は、第13項記載の絶 縁膜用コーティングワニスを、加熱処理して縮合反応及 び架橋反応せしめて得られるボリベンゾオキサゾールを 主機造とする樹脂の層からなり、かつ、微細孔を有する ことを特徴とする絶縁膜、(15)絶縁膜の微細孔の大 きさが、1μm以下である第14項記載の絶縁膜 (1 (5) 絶縁膜の微細孔の大きさが、500mm以下である。 第15項記載の絶縁膜。(17) 絶縁膜の微細孔の大き さが、100 nm以下である第16項記載の絶縁膜、 - (18) 絶縁膜の微細孔の大きさが、20 n m以下であ

る第17項記載の絶縁膜、(19)絶縁膜の空隙率が、 5~70%である第14項ないし第18項のいずれかに 記載の絶縁膜、(20)絶縁膜の空隙率が、5~50% である第19項記載の絶縁膜、(21)絶縁膜の空隙率 が、5~40%である第20項記載の絶縁膜、(22) 半導体の多層配線用層間絶縁膜として用いる第14項な いし第21項のいずれかに記載の絶縁膜、(23)半導 体の表面保護膜として用いる第14項ないし第21項の いずれかに記載の絶縁膜、及び(24)第22項記載の 絶縁寢からなる多層配線用層間絶縁贈及び/又は第23 項記載の絶縁膜からなる表面保護層を有することを特徴 とする半導体装置、を提供するものである。

23

### [0 0 0 5]

【発明の実施の形態】本発明の絶縁膜用材料は、ポリア ミドと反応性オリゴマーとを反応させて得られた共重合 体を膜形成成分として含むものであって、該其重合体中 のポリアミドユニットの主題に、加熱により架橋するエ チニル、フェニルエチニル、アルキルエチニル、ビフェ ニレン、及び内部アセチレンの少なくとも1種の骨格を 導入し、アミド基の限環反応によるボリベンゾオキサゾ 20 ールへの変換と共に、エチニル、フェニルエチニル、ア ルキルエチニル、ピフェニレン。内部アセチレン骨格の 架橋反応によって、樹脂構造を3次元化させることによ り、高い耐熱性を有する樹脂を与えることができる。そ して、共重合体中のオリゴマーユニットを、機能加熱工 程において熱分解させ、弾散せしめることにより、ポリ ベンゾオキサゾール樹脂を主構造とする樹脂膜中に微細 孔を形成させ低誘電率化し、耐勢性と電気特性を両立さ せた多孔質絶縁膜を得ることが、本発明の骨子である。

のポリアミドユニットを構成するポリアミドは、前記・ 般式[1]で表される構造を有するものである。このボ リアミドは、蕭記式(A)で表される四個の基の中のい ずれかを有するピスアミノフェノール化合物の少なくと 毛 4 繍と、式 (B) 、式 (C) 、式 (D) 、式 (E) に 表される二価の基の中のいずれかを有するジカルボン酸 の少なくとも1種とを用いて、あるいはジカルボン酸と して、前記ジカルボン酸と式(F)に表される二価の基 の中のいずれかを有するジカルボン酸とを併用し、従来 の機クロリド法、活性化エステル法、ポリリン酸やジシ 40 クロペキシルカルボジイミド等の糖水締合剤の存在下で の縮合反応等の方法により得ることが出来る。また、こ のエチニル、フェニルエチニル、アルキルエチニル。ゼ フェニレン、及び内部アセチレンの少なくとも1種の骨 格を有するポリアミドに、従来から用いられてきた、架 標反応基を有さない(架橋反応しない) タイプの別のボ リアミドを組み合わせて、相互侵入網目構造とすること によっても、同様に高耐熱性の機能を得ることが可能で ある。この場合、エチニル、フェニルエチニル、アルキ

ないボリアミドは、前記式(A)に表される四個の基の 中のいずれかを有するビスアミノフェノール化合物の少 なくとも1種と、式(P)に表される二個の基の中のい ずれかを有するジカルボン酸の少なくとも1種とを用い て、同様の方法により得ることが出来る。

【0007】本発明で用いる。式(A)に表される四個 の基を有するビスアミノフェノール化合物としては、 2、4ージアミノレゾルシノール、4。6 ージアミノレゾ ルシノール、2,2ーピス(3ーアミノー4ーヒドロキ 10 シフェニル) ヘキサフルオロプロパン。2、2ーピス (4ーアミノー3ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオ ロブロパン、2、2~ビス(3~アミノ~4~ヒドロキ シフェニル)プロパン、2、2 …ビス(4 …アミノ…3) ーヒドロキシフェニル)プロパン、3、3'ージアミノー 4.4' ージヒドロキシジフェニルスルホン。4.4' ージ アミノー3、3、一ジヒドロキシジフェエルスルホン。 3.3'ージアミノー4.4'ージヒドロキシビフェエル、 4,4'ージアミノー3,3'ージヒドロキシビフェニル、 9.9-ビス(4~{(4~アミノー3~とドロキシ) フェノキシ)フェニル)フルオレン、9.9ービス(4 ー ((3-アミノー4-ヒドロキシ)フェノキシ)フェ エル) フルオレン、9、9・ビス((4-アミノー3-とドロキシ)フェニル))フルオレン、9、9…ビス ((3-アミノー4-ヒドロキシ)フェニル))フルオ レン、3、31ージアミノー4、41ージとドロキシジフェ エルエーテル、4,4"ージアミノー3,3"ージヒドロキ シフェエルエーテル、2,2~ビス(3~アミノー4~ ヒドロキシー2ートリフルオロメチルフェニル) プロパ ン、2,2〜ビス(4ーアミノー3〜ヒドロキシー2ー 【0006】本発明の絶縁膜用材料における共重合体中 30 トリフルオロメチルフェニル) プロパン、2.2ービス (3-アミノー4-ヒドロキシー5-トリフルオロメチ ルフェニル)プロバン、2、2ービス(4ーアミノー3 一ビドロキシー5ートリフルオロメチルフェニル)プロ バン、2,2~ビス(3~アミノー4~ヒドロキシー6 ートリフルオロメチルフェニル)プロバン、2,2ービ ス (4ーアミノー3ーヒドロキシー6ートリフルオロメ チルフェニル)プロバン、2, 2-ビス(3--アミノ… 4…ヒドロキシ…2…トリフルオロメチルフェニル)へ キサフルオロプロパン、2.2-ビス(4-アミノー3 ーヒドロキシー2ートリフルオロメチルフェニル) ハキ サフルオロブロバン。2.2-ビス(3-アミノー4ー とドロキシー5ートリフルオロメチルフェニル) ヘキサ フルオロプロパン、2,2ービス(3ーアミノー3ーヒ ドロキシー5ートリフルオロメチルフェニル) ペキサフ ルオロブロパン、2,2ービス(3ーアミノー4ーヒド ロキシー6ートリフルオロメチルフェニル) ヘキサフル オロプロパン、2、2ービス(4ーアミノー3ービドロ キシー6ートリフルオロメチルフェニル) ヘキサフルオ ロプロパン。3、3 ージアミノー4、4 ージヒドロキシ ルエチニル、ビフェニレン。内部アセチレン骨格を有さ 50 … 2, 2 …ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル。

28:

4,4'-ジアミノー3、3'-ジセドロキシー2,2'-ビ ス(トリフルオロメチル)ピフェニル、3,3'ージアミ ノー4、4"ージヒドロキシー5、5"ービス(トリフルオ ロメチル) ピフェニル、4、4、一ジアミノー3、3、一ジ とドロキシー 5, 5' ービス(トリフルオロメチル)ビフ ェニル、3、3'ージアミノー4、4'ージヒドロキシー 6.6'-ビス(トリフルオロメチル)ゼフェニル、4。 4' …ジアミノー3、3' ージビドロキシー6、6' …ビス (トリフルオロメチル) ピフェニル9,9ービス(4~ ((4ーアミノー3ーヒドロキシ)フェノキシ)ー3ー 10 ニル) ヘキサブルオロブロバン、2,2ーピス(3ーカ フェニルーフェニル)ーフルオレン、9,9ーピス(4 -- ((3-アミノー4-ヒドロキシ) フェノキシ) -- 3 ーフェニルーフェニル》一フルオレン、9、9 ービス ((2~アミノー3~とドロキシ~4~フェニル)~フ ェニル) 一フルオレン、9、9、8~ビス((2~ヒドロキ シー3~アミノー4~フェニル)~フェニル)~フルオ レン、等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、 また2種類以上を組み合わせて使用してもよい。 【0008】本発明で用いる、式(B)に表される二億 の基を有するエチニル骨格を持つジカルボン酸の例とし 20 ては、ヨーエチエルフタル酸、オーエチエルフタル酸、 2-エチニルイソフタル酸、4-エチニルイソフタル 機、5 - エチニルイソフタル酸、2 - エチニルテレフタ ル酸、3一エチニルテレフタル酸、5一エチニルーテレ フタル酸、2-エチエルー1,5-ナフタレンジカルボ ン酸、3-エチニルー1、5-ナフタレンジカルボン 極、4 ーエチゴルー1、5 ーナフタレンジカルボン酸、 1 …エチニルー2、6 …ナフタレンジカルボン酸、3 … エチニルー2.6ーナフタレンジカルボン酸、4ーエチ ニルー2、6ーナフタレンジカルボン酸、2ーエチニル -1.6-ナフタレンジカルボン酸、3-エチニル-1. 6 ーナフタレンジカルボン酸、4 ーエチエルー1,6 ー チフタレンジカルボン酸、5-エチニルー1,6-ナブ タレンジカルボン機、アーエチニルー1,6一ナフタレ ンジカルボン酸。8 一エチニルー1、6 一ナフタレンジ カルボン酸、3,3'ージエチニルー2,2'ーピフェニル ジカルボン酸、4,4' …ジエチニルー2,2' ーピフェニ ルジカルボン酸、5,5"ージエチニルー2,2"ービフェ ニルジカルボン酸、6,6'ージエチニルー2,2'ービフ ェニルジカルボン酸、2,2'ージエチニルー3,3'ーピ 40 ルイソフタル酸、5ーフェニルエチニルイソフタル酸。 フェニルジカルボン酸。4.4' ージエチニルー3.3' ー ゼフェニルジカルボン酸、5,5'ージエチニルー3、3' ービフェエルジカルボン酸、6,6'ージエチニルー3, 3'ーピフェニルジカルボン酸、2、2'ージエチニルー 4,4'~ゼフェニルジカルボン酸。3、3'ージエチニル ---4.4' --ビフェニルジカルボン酸、2.2 --ビス(2 一カルボキシー3一エチニルフェニル)プロパン、2, 2 ービス(2 ーカルボキシー4 ーエチニルフェニル)ブ ロバン、2,2ーピス(2ーカルボキシー5ーエデニル フェニル)プロパン。2、2 ~ ビス(2 ~ カルボキシー

6ーエチエルフェエル)プロパン。2、2ービス(3-カルボキシー2…エチニルフェニル)プロパン、2、2 ーピス (3ーカルボキシー4ーエチニルフェニル) プロ パン、2、2ーピス(3ーカルボキシー5ーエチニルブ ェニル)プロパン、2,2ービス(3〜カルボキシー6 ーエチニルフェニル)プロパン、2,2ービス(4~カ ルポキシー2…エチニルフェニル)プロバン、2,2… ピス (4ーカルボキシー3ーエチニルフェニル) プロバ ン、2、2-ビス(2ーカルボキシー4ーエチニルフェ ルボキシー5 一エチニルフェニル) ヘキサフルオロブロ パン、2,2-ビス(4ーカルボキシー2-エチニルフ エニル)ペキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4~ カルボキシー2~エチニルフェニル) ベキサフルオロブ ロパン、4ーエチエルー1、3ージカルボキシシクロプ ロパン、5…エチニルー2,2ージカルボキシシクロブ ロパン、1、3 ーピス(4 ーカルボキシーフェノキシ) - 5 - エチニルーペンゼンの構造異性体、1,3 ービス (4ーカルボキシーフェニル) ー 5 ーエチニルーペンゼ ンの構造異性体、5~(3~エチニループェノキシ)~ イソフタル酸、5~(1~エチニル~フェノキシ)~イ ソフタル酸、5-(2-エチニル-フェノキシ) イソフ タル酸、2- (1…エチニルーフェノキシ) テレフタル 酸、2~(2~エチニル~フェノキシ)テレフタル酸、 2- (3-エチエルーフェノキシ) デレフタル酸、5-(1-エチニルーフェニル) ーイソフタル酸、5-(2 ーエチニルーフェニル) ーイソフタル酸、5~(3-エ チェルーフェニル) ーイソフタル酸、2一(1ーエチニ ルーフェニル) ーテレフタル酸。2~(2-エチニルー 30 フェニル) ーテレフタル酸、2~(3-エチニルーフェ エル)ーテレフタル酸等が挙げられるが、これらに限定 されるものではない。これらは単独で用いてもよく、ま た2種類以上を組み合わせて使用してもよい。また、2 種以上のピスアミノフェノール化合物を組み合わせて使 用することも可能である。

【0009】本発明で用いる、式(C)に表される二個 の基を有するジカルボン酸の例としては、3ーフェニル エチニルフタル酸。4ーフェニルエチニルフタル酸、2 一フェニルエチニルイソフタル酸、4一フェニルエチニ 2-フェニルエチエルテレフタル酸、3-フェニルエチ ニルテレフタル酸、2一フェニルエチニルー1,5一ナ フタレンジカルボン酸。3-フェニルエチニルー1,5 ーナフタレンジカルボン酸、4ーフェニルエチニルー 1.5-ナフタレンジカルボン酸、1-フェニルエチニ ルー2,6ーナフタレンジカルボン酸、3ーフェニルエ チニルー2。6ーナスタレンジカルボン酸、4ーフェニ ルエチニルー2,6ーナフタレンジカルボン酸、2ーフ ェニルエチニルー1、6ーナフタレンジカルボン酸、3 50 ーフェニルエチニルー1、6ーナフタレンジカルボン

酸、4-フェニルエチニル…1、6-ナフタレンジカル ボン機。 5-フェニルエチニルー1,6-ナフタレンジ カルボン酸。 7 - フェニルエチニルー 1,6 - ナフタレ ンジカルボン酸、8 - フェニルエチニルー1,6 - ナフ タレンジカルボン酸、3,3'ージフェニルエチニルー 2、2、一ピフェニルジカルボン酸、4、4、一ジフェニル エチニルー2、2'ーピフェニルジカルボン酸」5、5'ー ジフェニルエチニルー2,2'ーピフェニルジカルボン 酸、6、6、一ジフェニルエチニルー2、2、一ビフェニル ジカルボン酸、2,2'…ジフェニルエチニルー3,3'~ 10 フェニル墓であるピフェニルエチニル基を有するジカル ビフェニルジカルボン酸、4,4'ージフェニルエチニル 3,3'~ビフェニルジカルボン酸、5,5'ージフェニ ルエチニルー3.3'ーピフェニルジカルボン酸、6.6' ージフェニルエチニルー3、3' ービフェニルジカルボン 後、2.2'ージフェニルエチニルー4.4'ービフェニル ジカルボン酸。3、3'ージフェニルエチニルー4、4'ー ゼフェニルジカルボン機、2,2~ビス(2~カルボキ シー3ーフェニルエチニルフェニル) プロパン。2、2 …ビス(2…カルボキシー4ーフェニルエチニルフェニ ル) プロパン、2,2~ビス(2~カルボキシー6-フ ェニルエチニルフェニル)プロパン、2、2ービス(2 一カルボキシー6 -- フェエルエチエルフェエル) プロバ ン、2,2-ビス(3-カルボキシー2-フェニルエチ ニルフェニル)プロパン、2、2ービス(3ーカルボギ シー4ーフェニルエチニルフェニル)プロパン、2,2 ービス (3-カルボキシー5-フェニルエチニルフェニ ル) プロパン、2,2ーピス(3-カルボキシー6-フ セニルエチニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4 一カルボキシー? 一フェニルエチニルフェニル) プロパ シ、2,2ーピス(4ーカルボキシー3ーフェニルエチ ニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(2-カルボキ シー4ーフェニルエチニルフェニル) ヘキサフルオロブ ロバン、2、2…ビス(3…カルボキシー5…フェニル エチニルフェニル) ヘキサフルオロプロバン、2,2~ ピス(4ーカルボキシー2ーフェニルエチニルフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、2、2ービス(4ーカル ボキシー2ーフェニルエチニルフェニル) ヘギサフルオ ロブロバン、4 …フェニルエチニル… 1、3 …ジカルボ キシシクロプロバン、5~フェニルエチニル~2.2~ ジカルボキシシクロプロパン、1.3~どス(4~カル) ポキシーフェノキシ〉…ち…フェニルエチニル・ベンゼ ンの構造異性体、1、3ーピス(4ーカルボキシーフェ ニル) ーミーフェニルエチニルーベンゼンの構造異性 体、5-(1-フェニルエチニルーフェフキシ) ーイソ フタル酸、5~(2~フェニルエチニルーフェノキシ) ーイソフタル酸、5~(3~フェニルエチニルーフェノ キシ) イソフタル酸、2~(1~フェニルエチニルーフ ェノキシ)テレフタル酸、2~(2~フェニルエチニル 一フェノキシ)テレフタル酸、2~(3~フェニルエチ ニルーフェノキシ)テレフタル酸、5 -- (1 -- フェニル - 50 -- ニル) プロパン、2,2 -- ビス (3 - カルボキシー 4 --

エチニルーフェニル) ーイソフタル酸、5-(2-フェ ニルエチニルーフェニル)ーイソフタル務。5 - (3 -フェニルエチニルーフェニル) ーイソフタル機、2-(1-フェニルエチニルーフェニル) ーテレフタル酸、 2…(2ーフェニルエチニルーフェニル)ーテレフタル 酸、2-(3-フェニルエチニルーフェニル) ーテレフ タル酸等が挙げられる。

【0010】更に、本発明で用いる。式(C) に表され た構造で、Rが、式(H)で表される一価の基の内、ビ ボン酸の網としては、3~ビフェニルエチニルフタル 酸、4一ビフェニルエチニルフタル酸、2一ビフェニル エチニルイソフタル酸。4・ビフェニルエチニルイソフ タル酸。5~ビフェニルエチニルイソフタル酸、2~ビ フェニルエチニルテレフタル機。3-ピフェニルエチニ ルテレフタル酸、5ーピフェニルエチニルーテレフタル 酸。2-ビフェニルエチニル-1.5-ナフタレンジカ ルボン務。3ービフェエルエチニルー1、5ーナフタレ シジカルボン酸、4ービフェニルエチニルー1、5ーナ 20 フタレンジカルボン酸、1-ビフェニルエチニルー2. 6ーナフタレンジカルボン酸、3ービフェニルエチニル - 2、6 ーナフタレンジカルボン酸、4 ーピフェニルエ チニルー2.6ーナフタレンジカルボン酸、2一ピフェ ニルエチニルー1.6ーナフタレンジカルボン酸、3-ビフェニルエチニルー1,6ーナフタレンジカルボン 酸、4-ピフェニルエチニル-1,6-ナフタレンジカ ルボン酸、5 ーピフェニルエチニルー1,6 ーナフタレ ンジカルボン酸。7ービフェニルエチニルー1、6ーナ フタレンジカルボン酸、8-ビフェニルエチニルー1、 30 6ーナフタレンジカルボン酸、3、3 一ジビフェニルエ チニルー2、2"ービフェニルジカルボン酸、4、4"…ジ ピフェニルエチニルー2、2'ーピフェニルジカルボン 酸。 $5,5'-ジビフェニルエチニル-2,2' <math>\sim$ ピフェニ ルジカルボン酸、6,6'ージビフェニルエチニルー2, 21-ビフェニルジカルボン酸、2、21-ジビフェニル エチニルー3.5 ーピフェニルジカルボン酸、4.4 ー ジビフェニルエチニルー3.3'ービフェニルジカルボン 酸。5、51ージビフェニルエチニルー3、31ービフェニ ルジカルボン酸、6,6'ージビフェニルエチニルー3. - 3' ーピフェニルジカルボン酸、2, 2' ージビフェニル エチニルー4.4 ーピフェニルジカルボン酸、3.8'ー ジピフェニルエチニルー 4, 4'ービフェニルジカルボン 酸。2,2…ビス(2…カルボキシー3…ビフェニルエ チニルフェニル)プロパン、2.2~ピス(2~カルボ キシー4ーピフェニルエチニルフェニル)プロバン、 2,2-ビス(2ーカルボキシー5-ビフェニルエチニ ルフェエル) プロパン、2,2-ビス(2-カルボキシ -6-ビフェニルエチニルフェニル)プロパン、2、2 ーピス(3ーカルボキシー2ーピフェニルエチニルフェ

ピフェニルエチニルフェニル)プロパン、2,2ーピス (3-カルボキシー5-ピフェニルエチニルフェニル) プロパン。2,2ービス(3ーカルボキシー6ービフェ ニルエチニルフェニル)プロバン、2、2~ビス(4~ カルボキシー2 - ピフェニルエチニルフェニル)プロバ シ。2,2ービス(4ーカルポキシー3ーピフェニルエ チニルフェニル)プロパン、2,2ービス(2ーカルボ キシー・4ーピフェニルエチニルフェニル) ヘキサフルオ ロプロバン、2,2~ビス(3~カルボキシ~5~ビフ ェニルエチニルフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 2,2-ビス(4-カルボキシー2-ビフェニルエチニ ルフェニル) ヘキサフルオロブロパン、2、2 ービス (4-カルボキシー2-ビフェニルエチニルフェニル) ヘキサフルオロプロバン、4ーピフェニルエチニルー 1,3ージカルボキシシクロプロバン、5ーピフェニル エチニルー2、2ージカルボキシシクロプロパン、 L. 3 ービス(4ーカルボキシーフェノキシ)--5ーピフェニ ルエチエルーペンゼンの構造器整体。1、3ービス(4) ーカルボギシーフェニル)ー5ーピフェニルエチニルー ペンゼンの構造異性体、5~(3~ビフェニルエチニル 20 ーフェノキシ) ーイソフタル酸、5 ~ 〔1 ~ ビフェニル エチニルーフェノキシ) ーイソフタル酸、5~(2~ビ フェニルエチニルーフェノキシ) イソフタル酸、2一 (1-ビスェニルエチニルーフェノキシ) テレフタル 酸、2~(2~ビフェニルエチニルーフェノキシ)テレ フタル酸、2-(3-ピフェニルエチニル・フェノキ シ) テレブダル酸、5~(1-ビフェニルエチニルース 宝二ル) ーイソフタル酸、5…(2ーピフェニルエチニ ルーフェニル) ーイソフタル酸、5 ー (3 ーピフェニル エチニルーフェニル) -イソフタル酸、2-(1-ビフ 36 ヘキサフルオロプロパン、2、2-ビス(3-カルボキ ェニルエチニルーフェニル) ーテレフタル酸、2~(2 ーピフェニルエチニルーフェニル》 ーテレフタル酸、2 … (3ーピフェニルエチニルーフェニル) ーテレフタル **酸等が挙げられるが、これらに限定されるものではな** い。これらは単独で用いてもよく、また2種類以上を組 み合わせで使用してもよい。また、2種以上のピスアミ ノフェノール化合物を組み合わせて使用することも可能 である。

【0011】Rがアルキル基である例としては、3一へ シニルイソフタル酸、オーペキシニルイソフタル酸、5 -- ヘキシニルイツフタル酸。2 -- ヘキシニルテレフタル 酸、3 …ペギシニルテレフタル酸、2 …ペギシニルー 1.5 -- ナフタレンジカルボン酸、3 -- ヘキシニルー1, 5ーナフタレンジカルボン酸、4ーペキシニルー1,5 ニナフタレンジカルボン酸、1-ヘキシエル…2,6-ナフタレンジカルボン酸。3-ヘキシニル…2,6-ナ フタレンジカルボン酸、4-ヘキシニルー2,6-ナス タレンジカルボン酸、2-ハキシニルー1、6-ナフタ レンジカルボン機、3-ヘキシニルー1,6ーナフタレ

ンジカルボン酸、4ーペキシニルー1、6ーナフタレン ジカルボン酸、5 …ヘキシニル…1,6 …ナフタレンジ カルボン酸。 7 一ヘキシニルー 1,6 ーナフタレンジカ ルボン酸、8-ヘキシニル-1,6-ナフタレンジカル ボン酸。3、31ージへキシニルー2、21ービフェニルジ カルボン酸、4、4' ージヘキシエル・2、2' ・ビフェニ ルジカルボン酸、5.5'ージヘキシニルー2.2'ーピフ |上二ルジカルボン酸、6,6' ージヘキシニルー2,2' | ゼフェニルジカルボン酸、2、2'ージペキシニルー3. 10 3'ーピフェニルジカルボン酸、4,4'ージペキシニル - 3, 3' - ピフェニルジカルボン酸、5, 5' - ジベキシ ニルー3,3'ーピフェニルジカルボン酸、6,6'ージへ キシエルー3,3'ーピフェニルジカルボン酸、2、2'ー ジヘキシニルー4、4"ーピフェニルジカルボン酸、3、 3'ージヘキシニルー4.4'ーピフェニルジカルボン 酸、2、2 -- ビス(2 -- カルボキシー3 -- ヘキシニルフ エニル)プロパン、2、2~ビス(2ーカルボキシー4 ーヘキシニルフェニル)プロバン、2,2ービス(2ー カルボキシー5ーヘキシニルフェニル)プロパン、2、 2-ビス(2-カルボキシー6-ヘキシニルフェニル) プロパン、2,2ービス(3ーカルボキシー2ーペキシ ニルフェニル) プロバン、2、2~ビス(3~カルボキ シー4ーヘキシニルフェニル)プロパン、2,2ービス (3ーカルボキシー5ーペキシニルフェニル)プロバ ン、2、2 ーピス(3 ーカルボキシー6 ーヘキシニルフ ェニル)プロパン、2、2…ビス(4ーカルボキシー2 ーベキシニルフェニル)プロパン、2,2ービス(4~ カルボキシー3ーヘキシニルフェニル)プロバン、2. 2-ビス(2…カルボキシー4…ヘキシニルフェニル) シー5ーヘキシニルフェニル) ヘキサフルオロプロバ シ、2、2ーピス(4ーカルボキシー2ーペキシニルブ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2ービス(4ー カルボキシー2ーペキシニルフェニル) ペキサフルオロ プロバン、4ーヘキシエルー1,3ージカルボキシシク ロプロパン、5ーペキシニルー2,2ージカルボキシシ クロブロパン。1、3 ーピス(4 ーカルボキシーフェノ キシ)=5…ペキシニルーペンゼンの構造異性体、1, **3-ピス(4~カルボキシーフェニル)-9-ペキシニ** キシニルフタル機、4-ペキシニルフタル機、2-ペキ 40 ルーペンゼンの構造異性体、5~(3~ペキシニルーフ エノキシ) ーイソフタル酸、5~(1~ヘキシニルーフ ェノキシ》 - イソフタル酸、5 -- (2 - ペキシニループ ェノキシ) イソフタル酸、ミー (1-ヘキシニルーフェ ノキシ) テレフタル酸。2--(2--ベキシニルーフェノ キシ)テレフタル酸、2-(3-ヘキシニル-フェノキ シ) テレフタル酸、5 -- (1 -- ヘキシニルーフェニル) ーイソフタル酸、5-(2-ヘキシニルーフェニル)-イソフタル酸、5-(3~ヘキシニルーフェニル) …イ ソフタル酸、2--(1…ヘキシニルーフェニル) ーテレ 50 フタル酸、2--(2-ヘキシニルーフェニル)ーテレフ タル酸、2-(3-ヘキシニルーフェニル)ーテレフタ ル酸等が挙げられるが、これらに限定されるものではな い。これらは単独で用いてもよく、また2種類以上を組 み合わせて使用してもよい。また、2種以上のビスアミ ノフェノール化合物を組み合わせて使用することも可能 である。

【0012】本発病で用いる、式(D)に表される二個 の基を有するピフェニレン骨格を持つジカルボン酸の例 としては、1,2-ビフェニレンジカルボン酸、1,3-ビフェニレンジカルボン酸。1,4-ビフェニレンジカー ルポン酸、1,5…ピフェニレンジカルボン酸、1,6… ビフェニレンジカルボン酸、1.7-ビフェニレンジカ ルボン酸、1.8~ビフェニレンジカルボン酸。2.3~ ビフェニレンジカルボン酸、2,6-ビフェニレンジカ ルボン酸、2.7ービフェエレンジカルボン酸などが挙 げられ、得られる途膜の性能から、2.6ーピフェニレ ンジカルボン酸、2.7~ビフェニレンジカルボン酸が 特に好ましい。これらは単独で用いてもよく、また2種 類以上を組み合わせて使用してもよい。本発明で用いる としては、4.4' …トランジカルボン酸、3.4' ートラ ンジカルボン酸、3,3' - トランジカルボン酸、2,4'トランジカルボン酸、2.3'ートランジカルボン酸。 2.2'ートランジカルボン酸などを工種、または2種以 上混合して用いることができる。

【0013】 本発明で用いる、式(F) に表される二価 の基を有するジカルボン酸の例としては、イソフタル 酸、テレフタル酸、4,4'ーピフェニルジカルボン酸、 3,4'ーピフェニルジカルボン酸、3、3'ーピフェニル ジカルボン酸、1,4ーナフタレンジカルボン酸、2,3 30 ーナフタレンジカルボン酸、2.6~ナフタレンジカル ボン酸、4.4'-スルホニルビス安息香酸、3.4'-ス ルホニルビス安息香酸、3.3'-スルホニルビス安息香 酸、4,4'ーオキンピス安息香酸、3,4'ーオキンピス 安息香酸。3,3'ーオキシビス安息香酸、2,2ービス (4-カルボキシフェニル)プロパン、2,2~ビス (3-カルボキシフェニル)プロバン、2,2-ビス (4-カルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、 2.2 ーピス(3 ーカルボキシフェニル) ヘキサフルオ ロプロバン、2,21~ジメチルー4、41~ビフェニルジー40 カルポン酸、3,3'ージメチルー4,4'ービフェニルジ カルボン酸、 2、2 ・ージメチルー3、3 ・ビフェニルジ カルボン酸、2、2′ービス(トリフルオロメチル)… 4.4'ーピフェニルジカルボン酸、3.3'ーピス(トリ フルオロメチル)ー4、4'ーピフェニルジカルボン酸、 2,2'ービス(トリフルオロタチル)ー3,3'ーピフェ ニルジカルボン酸、9,9-ビス(4-(4-カルボキ シフェノキシ) フェニル) フルオレン。9、9 ービス (4-(3-カルボキシフェノキシ) フェニル) フルオ レン、4,4°-ビス(4ーカルポキシフェノキシ)ピフ 60 い。上記炭素数1~4のアルキル基としては、メチル

ェニル、4.4'ービス(3ーカルポキシフェノキシ)ビ フェニル、3、4'~ピス(4~カルボキシフェノキシ) ピフェニル、3.4' ーピス(3 ーカルボキシフェノキ シ) ビフェニル、3,3 ービス(4ーカルボキシフェノ キシ) ビフェニル。3、3′ーピス(3ーカルボキシフェ ジキシ) ビフェエル、4,4' ービス(4ーカルボキシフ エノキシ) ーガーターフェニル、4、41ーゼス(4ーカ ルボキンフェノキシ) ーホーターフェニル、3、4'ービ ス(4 ーカルボキシフェノキシ) ー p ーターフェニル。 - 10 - 3、3′ ーピス(4ーカルボキシフェノキシ)~ヵ~ター フェニル、3,4'ーピス(4ーカルボキンフェノキシ) -m-ターフェニル、3,3'-ビス(4~カルボキシフ エノキシ)…抽…ターフェニル、4,41…ビス(3…カ ルポキシフェノキシ》 -- p -- ターフェニル、4、4 ' -- ゼ ス(3-カルボキシフェノキシ) -m-ターフェニル。 3、4 ービス(3ーカルボキシフェノキシ)…カーター フェニル。3、31ービス(3ーカルボキシフェノキシ) ・・ p ー ターフェニル、3、4 ービス (3 ーカルボキシフ 宝ノキシ)ーmーターフェニル、3,3' ーピス(3ーカ 式(E)で表される二価の基を有するジカルボン酸の例 20 ルボキシフェノキシ)--m-ターフェニル、3ーフルオ ロイソフタル機、2一ブルオロイソフタル機、2一ブル オロテレフタル酸、2,4,5,6-テトラフルオロイソ フタル酸、2、3、5、6ーテトラフルオロテレフタル 酸、5ートリフルオロメチルイソフタル酸、9,9ービ スー (2ーカルボキシーフェニル) フルオレン、9、9 ーピスー (3ーカルボキシーフェニル) フルオレン、 9,9-ビスー(4ーカルボキシーフェニル)フルオレ ン、ビス…((2-カルボキシー3ーフェニル)-フェ ニル) ーフルオレン、ビスー((4…カルボキシー3ー フェニル)ーフェニル)…フルオレン、ビスー((5ー カルボキシー3ーフェニル)ーフェニル)ーフルオレ ン、ビスー((6ーカルボキシー3ーフェニル)ーフェ ニル) ーフルオレン、9、9 ービス(4 ー(2 ーカルボ キシーフェノキシ) ーフェニル) ーフルオレン、9.9 ービス(4ー(3ーカルボキシーフェノキシ)一フェニ ル) ーフルオレン、9、9 ーピス(4 ー (4 ーカルボキ シーフェノキシ) ーフェニル) ーフルオレン。9、9・ ピス((4~(2~カルボキシーフェスキシ)~3~フ ェニル) ーフェニル) ーフルオレン、9.9~ビス ((4 m (3 mカルボキシーフェノキシ) m3 mフェニ ル) ーフェニル) ーブルオレン、9、9 - ピス((4ー (4ーカルボキシーフェノキシ)-3ーフェニル)-ブ ェニル) ーフルオレン等が挙げられ、これらは単独で用 いてもよく、また2種類以上を組み合わせて使用しても よい。なお、式(A)、式(B)、式(C)、式 (D)、式(B)、式(F)及び式(G)で表される基 におけるベンゼン環上の水素原子は、炭素数1~4のア ルキル基、フッ素原子及びトリフルオロメチル基の中か ら選ばれる少なくとも上側の基で開換されていてもよ

基、エチル幕、プロビル幕、イソプロビル基、プチル 基、イソプチル基、モーブチル基などが挙げられる。

【0014】本発明におけるボリアミドは、架橋する骨

格を有する繰り返し単位と、架橋する骨格を持たない繰

り返し単位の数である一般式〔1〕中のmとmについ

33

て、m及びnは 、それぞれm>0、n≥0、2≤m+ n≤1000及び0.05≦m/(m+n)≦1の関係 を満たす整数である。mとnの和は、好ましくは5以上 100以下である。ここでmとnの和が、2未満である と成膜性が低下し、樹脂膜の機械強度が十分でなくな る。また1000を越えると分子量が大きくなりすぎ て、溶剤に溶けにくくなったり、溶解しても粘調なワニ スとなり実用的でない。m及びnは0.05≤m/(m +n)≤1を満たす整数であることが必須であり、さら には、 $0.5 \le m / (m+n) \le 1$ を満たすことが好ま しい。0.05>m/(m+n)であると、架橋する骨 格を持つ繰り返し単位の数が少ないことを意味し、架橋 反応部位が少ないため顕熱性が由上せず、微細孔が保持 できなかったり、不均一な微細孔となり好ましくない。 【0015】一般式[1]において繰り返し単位の紀列 20 は、ブロック的であっても、ランダム的であってもかま わない。例えば、ブロック的な繰り返し単位の製造方法 としては、酸クロリド法による場合、式(A)から選ば れる四個の基を有するピスアミノフェノール化合物と式 (ド)から選ばれる二個の基を有するジカルボン酸のク ロリドとを、予め反応させて分子量を上げた後、更に式 (A) から選ばれる設価の基を有するピスアミノフェノ ール化合物と、式(B)、式(C)、式(D)及び式 (E) で表される二価の基の中から選ばれる架橋に寄与 する構造を有するジカルボン酸のクロリドとを反応させ 30 率の低減を発現させることができにくい。また分子量が ることにより得ることができる。また、逆に、式(A) から選ばれる四便の基を有するピスアミノフェノール化 合物と、式(B)、式(C)、式(D)及び式(E)で 表される二個の基の中から選ばれる架橋に寄与する構造 を有するジカルボン酸のクロリドとを、予め反応させて 分子量を上げた後、更に式(A)から選ばれる四個の基 を有するピスアミノフェノール化合物と式(阝)から遊 ばれる二個の基を有するジカルボン酸クロリドとを反応 させてもよい。ランダムな繰り返し単位の場合は、式 (A)から選ばれる四錨の基を有するピスアミノフェノーの ール化合物と式(F)から選ばれる二個の基を有するジ カルボン酸のクロリドと式(8)、式 (C)、式 (D) 及び式(E)で表される二細の基の中から選ばれ る架橋に寄与する構造を有するジカルボン酸のクロリド とを、同時に反応させることにより得ることができる。 【0016】本発明において、ポリアミドとの反応にて 使用する反応性オリゴマーは。その構造中にポリアミド 構造中のカルボキシル基、アミノ基、又はヒドロキシル 基と反応し得る反応性関換基を有しており、反応性酸換 墓としては、カルボキシル基、アミノ基またはヒドロキ。50 台側の存在下での総合反応等の方法を用いることができ

シル基を持つことが必須であり、そしてポリアミドの熱 分解温度より低い温度で熱分解し、分解物が気化するオ リゴマーでなければならない。異体的に例示すると、ポ ガオキシメチレン、ポリオキシエチレン、ポリオキシメ チレン…オキシエチレン共重合体、ポリオキシメチレン デオキシプロピレン共重合体。ポリオキシエチレンデオ キシプロピレン共革合体、ポリテトラヒドロフラン等の *ポリオキシアルキレンや、ポリメチルメタクリレート、* ボリウレタン。ボリョーメチルスチレン、ボリスチレー 10 ン、ポリエステル、ポリエーテルエステル、ポリカプロ ラクトン等が好適に挙げられる。これらは単独で用いて もよく、また2種類以上を組み合わせて使用してもよ い。この反応性オリゴマーとしては、個鑞もしくは主鎖 の片末端または岡末端に反応性置換幕を導入したものを 用いることができる。工業的に入手が容易であるのは、 主鎖の未端を修飾した反応性オリゴマーである。より具 体的には、4ーアミノ安息香酸エステル化末端スチレン オリゴマー、4-アミノ安息香酸エステル化末端ポリ (プロピレングリコール) オリゴマー、両ヒドロキシ末 - 鑑ポリ (エチレングリコール) ーブロックーポリ (プロ ビレングリコール)ーブロックーボリ (エチレングリコ ール) 、ポリ(プロピレングリコール)ビス(2ーアミ ノブロビルエーテル)などが挙げられる。

【0017】該反応性オリゴマーは、数平均分子量が1 00~40,000の範囲のものが好ましい。より好ま しくは、数平均分子量が100~20,000であり、 更に好ましくは、数平均分子量が100~10.000 の範囲のものである。分子量が100未満であると、分 解・気化した後の空隙が小さく潰れやすいため、比誘電 40.000を越えると、空隙が大きくなりすぎて絶縁 膜の機械特性が極端に低下し、実用に供すことができな くなるといった問題が発生するおそれがある。本発明に おいては、共和合体中の前記反応性オリゴマーユニット の導入量は、5~70重量%が好ましい。より好ましく は5~50重量%であり、さらに好ましくは5~40重 - 昂%である。この導入量が5重量%未満であると絶縁膜 中の空隙率が小さく、誘電率を低減させることが不十分 であり、また、70重量%を越えると、膜中の空隙率が 大きくなり間の機械強度が極端に低下したり、空隙が進 続し不均一となり、誘電率が場所により異なる等の問題 が発生し好ましくない、したがって、ポリアミドと反応 性オリゴマーを反応させる場合、それぞれの使用量を、 得られる共重合体中の反応性オリゴマーユニットの導入 量が上記範囲になるように、調整することが重要であ

【0018】本発明において、共重合体の製造方法の例 としては、従来の酸クロリド法、活性化エステル法、ボ リリン酸やジンクロヘキシルカルボジイミド等の脱水縮

る。例えば、酸クロリド法では、使用するジカルボン酸 クロリドは、まず、N、Nージメチルホルムアミド等の 溶媒存在下で、ジカルボン酸と過剰量の塩化チオニルと を、室温ないし130℃程度の温度で反応させ、過剰の 塩化チオニルを加熱及び減圧により留去した後、残者を ヘキサン等の溶媒で再結晶することにより得ることがで きる。このようにして製造したジカルボン酸クロリド と、前記他のジカルボン酸を併用する場合、同様にして 得られる酸クロリドとを、ビスアミノフェノール化合物 と共に、通常Nーメチルー2ービロリドン、N,Nージ メチルアセトアミド等の極性溶媒に溶解し、ピリジン、 トリエチルアミン等の数受容剤存在下に、室温ないし一 30℃程度の温度で反応させ、ポリアミドを合成し、こ れに更に、予め反応性オリゴマーをソープチロラクト ンなどに溶解したものを加えて反流させる。次いで反応 液を水とイソプロビルアルコールの混合溶液などに加 え、沈殿物を集め、乾燥することによりポリアミドと反 広性オリゴマーとを反応せしめた共和合体を得ることが できる。また、極性溶媒中、酸クロライド、ピスアミノ フェノール化合物、反応性オリゴマーを同時に反応させ 20 でランダムに共重合体を合成することも可能である。

【0019】ジカルボン酸クロリドとビスアミノフェノ ール化合物の仕込みモルはは、獲られるポリアミドの分 子盤に大きく影響し、またボリアミドの未端基構造を制 御するのに重要である。すなわち、反応性オリゴマーと 共重合反応させるには、ポリアミドの末端をオリゴマー の反応性基と反応し得るようにしなければならない。つ まり、ジカルボン酸クロリド/ビスアミノフェノール化 合物のモル比を、1未満とすると、得られるポリアミド シル基を有するオリゴマーとの共重合が可能となる。ま た、酸クロリド/ビスアミノフェノールのモル比を、1 より大きくすると、得られるポリアミドの末端は、カル ボキシル基を有し、アミノ基またはヒドロキシル基を有 する反応性オリゴマーとの共重合が可能となる。この場 合。オリゴマーの末端反応基は、求核性の強いアミノ基 の方がより好ましい。この際、オリゴマーの末端水酸基 をアミノ結に変換する例としては、水酸基末端反応性オ リゴマーとイーニトロ安息香酸クロリドを、通常テトラ ヒドロフランなどの溶媒中において、ビリジン等の酸受 40 容剤存在下で、窒温ないし…30℃程度の温度で反応さ せることにより、4~ニトロ安息香酸エステル末端オリ ゴマーを得ることができる。その後、この末端オリゴマ ーをテトラヒドロフランなどの溶媒に溶解し、パラジウ ム炭素などの選光触媒存在下、水素ガス雰囲気下で反応 させ、その反応液から触媒を取り除いたのち、溶媒を護 縮して除去することにより4ーアミノ安息香酸エステル 末端のオリゴマーを得て、これをアミノ基末端反応性オ リゴマーとして使用することができる。また、ポリアミ ドコニットの主鎖構造中の水酸基に、カルボキシル基や「50」を用いてもよく、2種以上を混合して用いてよい。コー

イソシアネート基を持つ反応性オリゴマーと反応させて グラフト共重合体を合成し用いることも可能であるが、 水酸基と反応する反応性オリゴマーであれば、特にこれ らに限定されるものではない。

【0020】本発明の絶縁膜用材料には、膜形成成分で ある上記共重合体の他に、目的に応じて各種添加剤を含 有させることができる。各種添加剤としては、界面活性 剤、シラン系に代表されるカップリング剤、酸素ラジカ ルやイオウラジカルを加熱により発生するラジカル開始 10 剤、ジスルフィド類などの触媒等が挙げられる。また。 本発明におけるボリアミドは、前記一般式「I」中のR 「及びR、あるいはR 及びR の少なくとも一方が水素原 子である場合は、感光剤としてのナフトキノンジアジド 化合物と一緒に用いることで、ボジ型の感光性樹脂組成 物として、また、R'及びR'あるいはR'及びR'の少な くとも一方が、メタクリロイル基のような光架橋性基を 有する基である場合は、光麗始剤を用いることでネガ型 感光性檫距組成物として用いることが可能である。本発 明の絶縁膜用材料の使用方法としては、適当な有機溶媒 に溶解させるが又は均一に分散させて、コーティングワ ニスとして使用することが可能である。具体的に例示す ると、当該絶縁膜用材料を有機溶媒に溶解又は均一に分 散させ、適当な支持体、例えば、ガラス、繊維、金属、 シリコンウエーハ、セラミック基板等に塗布する。その 塗布方法は、浸漬、スクリーン印刷、スプレー、回転塗 布。ロールコーティングなどが挙げられ、途布後に加熱 乾燥して溶剤を揮発せしめ、タックフリーな塗膜とする ことができる。その後、加熱処理して、ポリベンゾオキ サゾール樹脂架橋体に変換して用いるのが好ましい。ま の末端は、アミノ基とヒドロキシル基を有し、カルボキ 30 た、ジカルボン酸成分、ビスアミノフェノール化合物成 分及び反応性オリゴマー成分を選択することにより、浴 都に可溶なボリベンゾオキサゾール機能として用いるこ ともできる。

> 【0021】本発明の絶縁膜用材料を溶解又は分散させ る有機溶媒としては、固形分を完全に溶解する溶媒が好 ましく、例えば、Nーメチル… 2 …ピロリドン、マーブ チロラクトン、N, Nージメチルアセトアミド、ジメチ ルスルホキシド、ジエチレングリコールジメチルエーテ ル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレ ングリコールジブチルエーテル、プロビレングリコール モノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテル、プロビレングリコールモノメチルエーテル アセテート、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プチル、メ チルー1、3ープチレングリコールアセチ…ト、1、3ー プチレングリコールー3ーモノメチルエーテル、ビルビ ン酸メチル、ビルビン酸エチル、メチルー3ーメトキシ プロピオネート、メチルエチルケトン、メチルイソプチ ルケトン、シクロベンタノン、シクロペキサノン、テト ラヒドロフラン等を挙げることができる。これらは1種

ティングワニスを誘翼する場合の溶媒使用量としては、 絶縁膜用材料を完全に溶解し得る量であればよく。特に 制限されず、その用途に応じて適宜調整することができ るが、一般的にはワニス中の熔媒含有量は、70~95 重量%程度が好ましい。本発明の絶縁膜用材料は、上記 のようにして得られた塗膜を。通常80~200℃の範 開の温度で溶媒を蒸発させ、200~500℃程度の温 度で加熱処理することにより、絶縁膜用材料中のボリア ミドユニットが、環化総合反応及び架橋反応を生じポリ の該オリゴマーユニットは、この際熱分解して、分解物 が気化・揮散し、ボリベンゾオキサゾールを主構造とす る極脂の層に微細孔を形成させることにより、多孔質絶 縁膜である本発明の絶縁膜を得ることができる。この際 の熱園脈も微細孔を形成させるには重要である。

【0022】本発明のポリベンゾオキサゾールを主構造 とする樹脂の層からなり、微細孔を有してなる絶縁膜に おける、微細孔の大きさは、絶縁膜の用途や膜の厚みに もよるが、一般的には、14m以下、好ましくは500 休用層間絶縁脱等の用途においては、好ましくは20 n m以下、さらに好ましくは5 n m以下であることが望ま しい。平導体用層器絶縁膜においては、孔径が20 nm より大きいと配線間に用いられた絶縁膜における空隙が 不均一になり、電気特性が一定とならない。また、膜の 機械強度が低下し、接着性に悪影響が出る等の問題が発 生する。ただし、フィルムの用途により最適な膜厚、最 適な微細孔の大きさがあるので必ずしも5 m mが必要と いうわけではない。また、絶縁膜の空職率としては、5 ~7.0%が好ましく、より好ましくは5~5.0%、さら 30 に好ましくは5~40%である。空隙率が5%より小さ いと十分な誘電率の低下が発揮されにくいし、70%よ りも大きいと膜の機械強度が低下し、接着性に悪影響が 出る等の問題が発生するおそれがある。

【0023】本発明の絶縁膜の厚みとしては、その使用 目的に応じて異なるが、通常O.1~100 μm、好ま しくは0.1~50 µm、より好ましくは0.1~20 µ mの範囲である。本発明の維縁膜用材料及び絶縁膜は、 半導体用層間絶縁膜や保護膜、多層回路の層間絶縁膜、 フレキシブル鰯張板のカバーコート、ソルダーレジスト 40 膜、液晶配向膜等の形成に用いることができる。本発明 の絶縁腕を半導体装置の多層配線用層間絶縁膜に用いる 場合の例としては、まず。接着性を向上させる場合、接 着性コーティング部を半導体基板上に、塗布して、塗膜 を形成する。塗布の方法としては、スピンナーによる国 転傘布、スプレーコーターによる噴霧塗布、浸漬、印 刷、ロールコーティング等が挙げられる。その後、有機 溶剤の沸点以上の温度でプリペークして有機溶剤を蒸発 乾燥させることにより、接着性コーティング膜を形成す る。次に、前記接着性コーティング膜の上に、本発明の一切 ン20gに 4 ーニトロ安息香酸クロリド2:63g(1

絶縁膜用材料の溶液を、前記間様の方法により、積層す るように権布して、途膜を形成する。次いで、発膜を前 記の条件でプリベークして有機溶剤を蒸発乾燥し、更 に、加熱処理することにより、微細孔を有する樹脂膜と し、層間絶縁膜を形成することができる。同様にして、 樹脂膜を形成して表面保護膜とすることもできる。

### [0024]

(20)

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれらの例によって何んら限定されるも ベンゾオキサゾール樹脂となり、また、絶縁膜用材料中 10 のではない。なお、実施例及び比較例で作製したフィル ムについて、下記の方法により比誘電率、耐熱性、ガラ ス転移温度及び吸水率を制定すると共に、フィルムの新 面を観察した。

### (1) 比誘電率

11S-K6911に準拠し、周波数100kHzで、 ヒューレットパッカード社製HPー4284A Pェモ cision しじRメーターを用いて測定を行った。 (2) 耐熱性

セイコーインスツルメンツ(株)製TG/DTA620 nm以下、より好ましくは100nm以下であり、辛馨 20 0を用いて、窒素ガス200ml/分フロー下、昇温速度 10℃/分の条件により、重量減少5%の際の温度を測 定した。

### (3)ガラス転移温度(Tg)

セイコーインスツルメンツ(株)製DMS6100を用 いて、窒素ガス300元/分フロー下、測定周波数1日 z、昇温速度3℃/分の条件で、引張りモードで測定 し、損失正接(しまれる)のピークトップ温度をガラス 転移温度とした。

### (4) 吸水率

5 cm角、厚み 1 0 μ m の試験フィルムを、 2 3 ℃の純水 に2.4時間浸漬した後の、重量変化率を算出した。

### (5)フィルム断流観察

フィルムの新面について、透過型電子顕微鏡(TEM) を用いて、微細孔の有無とその孔径を観察した。

### 【6025】製造例1

スチレン10g(96mml)を乾燥窒素雰囲気下で乾 繰したテトラヒドロフラン100gに溶解して、~78 でまで冷却し、ここへ反応試剤として1.3mol/し濃度 のsecープチルリチウム溶液(溶媒:シクロヘキサ ン)0.77%を加えて3時間撹拌した。続けてエチレ ンエポキシド 0,044g(1,0 mgol)を加えて3時 間攪拌した後、メタノール3gを加え、この溶液を濃縮 して溶媒を除去したものをテトラヒドロフラン100g に溶解しる適した。得られた徳液を減圧濃縮、乾燥させ ることにより、末端が水酸基で数平均分子量9、600 のスチレンオリゴマ…を得た。得られたオリゴマー93 g (9.68 msol) を乾燥窒素雰囲気下で乾燥したテト ラヒドロフラン80gに密解し、ピリジン1.15g (14、52 msol) を満下後、5℃でテトラヒドロフラ 4.52 maoi) を溶解したものを30分かけて適下し た。摘下終了後、空温まで戻し、室温で24時間撹拌し た。その後、反応液をろ過してビリジン塩酸塩を除去 し、溶媒を總統して除去することによりスチレンオリゴ マーの4一二トロ安息香酸エステルを得た。このスチレ ンオリゴマーの4…ニトロ安息香酸エステルをテトラヒ ドロプラン100gに溶解した後、5重量%パラジウム 炭素 0.5 g を水素ガス雰囲気下で混合し、室温で24 時間撹拌した。その後、反応液をセライトでろ週し、溶 爆を機縮して除去することにより末端を4-アミノ安息 10 香酸エステル化したスチレンオリゴマーを得た。 製造例2

製造例1に用いた数平均分子量9,600のスチレンオ リゴマー 93g (9.68 mmi) に代え数平均分子量 4.000のボリ (プロゼレングリコール) モノブチル エーテル38.72g (9.68 msol) [アルドリッチ 社製]を用いた以外は製造例1と同様にし末端を4ーア ミノ安息香酸エステル化した数平均分子量2、500の 4-アミノ安息香酸エステル末端ボリ(プロピレングリ コール)オリゴマーを得た。

# 【0026】製造倒3

スチレン10g (96 mmoi) をスチレン49.9g (4 80 mml)に代えた以外は製造例1と同様にして、末 端が水酸基で数準均分子量50,000のポリスチレン を得た。得られたポリスチレン100g(2 mmol)を 乾燥窒素雰囲気下で乾燥したテトラヒドロフラン100 夏に溶解し、ビリジン1,15g(14.52mm)を 漢下後、5℃でテトラヒドロフラン20gに4ーニトロ 安息香酸クロリド2.63g(14,52 maoi) を溶解 で戻し、室温で24時間機推した。その後、反応液をろ 過してビリジン塩酸塩を除去し、溶媒を濃縮して除去す ることによりボリスチレンの4ーニトロ安息香酸エステ ルを得た。このボリスチレンの4ーエトロ安息香酸エス テルをテトラヒドロフラン 100gに溶解した後、5重 綴%パラジウム炭素 0.5 gを水素ガス雰囲気下で混合 し、室温で24時間撹拌した。その後、反応液をセライ トでろ過し、溶媒を濃縮して除去することにより未竭を 4-アミノ安息香酸エステル化した4-アミノ安息香酸 エステル末端ポリスチレンを得た。

### 【0027】製造例4

5-エチニルイソフタル独ジクロリドの製造

(1) 5…トリフルオロメタンスルホニロキシイソフタ ル機ジメチルの合成

温度計、ジムロート冷却費、塩化カルシウム管、撹拌機 を備えたすつ口の5Lプラスコに、5…ヒドロキシイソ フタル酸ジメチル190.0 g(0,904mol) に脱水 トルエン3 し、脱水ビリジン2 1 4,7 g (2.7 18 m) 1)を住込み、撹拌しながら一30℃まで冷却した。こ こに無水トリフルオロメタンスルホン機510.2g

(1,808sol)を、温度が-25℃以上に上がらない ように注意しながら、ゆっくりと適下した。この場合、 滴下が終了するまでに1時間を要した。滴下終了後、反 応温度を0℃に昇褪し1時間、さらに室温に昇温し5時 間反応した。得られた反応混合物を41.の氷水に注ぎ、 水層と有機器を分離した。更に水圏を500mLのトルエ ンで2回抽出し、これを先の有機層とあわせた。この有 機器を水31で2回洗浄し、無水硫酸マグネシウム10 0gで乾燥、ろ過により無水硫酸マグネシウムを除去 し、ロータリーエバボレーターでトルエンを留去、減圧 乾燥することによって、淡黄色雨体の5-トリフルオロ メタンスルホニロキシイソフタル酸ジメチルを294. 0 g 得た (収率 9 5 %)。この粗生成物をヘキサン で、再結晶することによって白色針状晶を得、これを次 の反応に用いた。

(2) 4 ~ [3,5 - ピス(メトキシカルボニル)フェ ニル] -2-メチルー3-ブチンー1-オールの合成 温度計、ジムロート冷却管、窒素導入管、凝拌機を備え た4つ口の11フラスコに、上記(1)で得られた5一 20 トリフルオロメタンスルホニロキシイソフタル酸ジメチ ル125g(0.365ml)。トリフェニルホスフィン 1.1g(0.00419mol)、ヨウ化鋼0.275g (0.00144mil)、3…メチルー1…ブチンー3… オール33.73g(0.401sol)を仕込み、窒素を 流した。脱水トリエチルアミン375㎡および脱水ビリ ジン200年を加え、撹拌溶解した。1時間窒素を流し 続けた後、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パ ラジウム 0.3 g (0.000427 mol) を素早く添加 し、オイルバスで1時間加熱運流した。その後、トリエ したものを30分かけて適下した。源下終了後、室淵ま 30 チルアミンおよびビリジンを緘圧留去し、粘稠な褐色溶 液を得た。これを水500社に注ぎ析出した顕形物をろ 取し、さらに水500吨、5モル/リットル濃度塩酸5 00ml、水500mlで各2回洗浄した。この固形物を、 50℃で減圧乾燥することにより、98.8gの4~ {3,5~ビス(メトキシカルボニル)フェニル}~~? ーヌチルー3ープチンー1ーオールを得た(収率98

> 【0028】(3)5-エチニルイソフタル酸ニカリウ ム塩の合成

40 温度計、ジムロート冷却等、競拌機を備えた5 Lの4つ ロフラスコにボーブタノール31、水酸化カリウム(8 5%) 182g (2.763ml) を住込み、加熱選流し て溶解した。これに上記(2)で合成した 4 … [3,5] **ーゼス(メトキシカルボニル)フェニル〕ーセーメチル** --3-プチン--1-オール95g(0.344mol)を加 えて30分間加熱選流した。これを水浴にて冷却し、析 出した結晶をろ取した。この結晶をエタノール11で2 一般消化、60℃で減圧乾燥することによって、88. 87gの6ーエチニルイソフタル酸ニカリウム塩を得た (収率9.7%)。 50

(4) 5ーエチニルイソフタル酸ジクロリドの合成 温度計、ジムロート冷却管、飛絆機を備えた2しの4つ ロフラスコに、上記(3)で得られた5ーエチニルイソ フタル幾二カリウム塩8.0g(0.3moi)、クロロホル ム400Lを住込み、0℃に冷却した。これに塩化チオ ニル391g(4.5ml)を、5℃以下で1時間かけて 滴下した。その後、ジメチルホルムアミド4配、ヒドロ キノン4度を加え、45~50℃で3時間撹拌した。冷 却後ろ適して結晶を除き、結晶をクロロホルム150組 で洗浄した。ろ波と洗浄液をあわせて40℃以下で減圧 10 濃縮し、得られた残渣をジェチルエーテル200㎡で2 回抽出る過した。抽出液からジエチルエーテルを滅迁留 去することで、半固体の粗生成物を得た。これを乾燥し たカーへキサンで洗浄し、続いてジエチルエーテルで再 結晶することでも3gの5ーエチエルイソフタル酸ジク ロリドを得た(収率19%)。また、上記の方法に準拠 して、5ーエチニルテレフタル酸ジクロリド及び4…エ チニルー2,6ーナフタレンジカルボン酸ジクロリドを 製造した。

45

# 【0029】製造例5

5-フェニルエチニルイソフタル酸ジクロリドの製造 (1)5-ブロモイソフタル酸の合成

温度計、撹拌機、滴下ロートを備えた4つ口の11.フラ スコに5ーアミノイソフタル酸99.18g(0.55m) 1) と 4 8 重量% 臭化水素酸 1 6 5 ml、蒸留水 1 5 0 ml を入れ、撹拌した。フラスコを5℃以下まで冷却し、こ こへ亜硝酸ナトリウム39、4g(0.57ml)を、蒸 留水525回に溶解したものを、1時間かけて流下し、 ジアゾニウム塩水溶液を得た。温度計、ジムロート治却 管、海下ロート、撹拌機を備えた4つ口の3 L フラスコ 30 に、奥化第一銅94.25g (0.66ml) と48重量 %莫化水素酸45吨を入れ、撹拌した。フラスコを0℃ 以下に冷却し、上記のジアゾニウム塩水溶液を2時間か けて滴下した。滴下終了後に室温で30分間撹拌し、続 けて30分間還流させた。放冷後、析出物を方別し、蒸 盤水21で2回洗浄し、得られた白色圏体を50℃で2 日間減圧乾燥し、粗生成物117gを得た。精製せずに 次の反応へ用いた。

(2) 5 - プロモイソフタル酸ジメチルの合成 様拌機、ジムロート冷却管を備えた500 mフラスコ に、上記(1)で得られた5 - プロモイソフタル酸11 0g、メタノール500 ml、濃硫酸10gを入れ、6時 間遷流させた。放冷後、蒸留水1 に滴下し、これを5 重量%炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した。析出物を ろ別し、蒸留水21.で2回洗浄した後、得られた白色間 体を50でで2日間減圧乾燥し、5 - プロモイソフタル 酸ジメチル109g(0.4 mol)を得た(収率89 %)。

(3) 5 ~ フェニルエチニルイソフタル酸ジクロリドの 合成 製造例 4 (2) において、5ートリフルオロメタンスルホニロキシイソフタル酸ジメチル125g(0.3658の)を、上記(2)で得られた5ープロモイソフタル酸ジメチル99.7g(0.365801)とする以外は同様にして80.8gの1-[3,5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル]-2-フェニルエチンを得た(収率75%)。以下、製造例 4 (3) 及び(4)と間様にして、5-(2-フェニルエチニル)イソフタル酸ニカリウム塩を得たのち、5-(2-フェニルエチニル)イソフタル酸ジクロリドを得た。

### 【0030】製造例6

4.4°ートランジカルボン酸ジグロリドの製造

(1) 4-エチニル安息香酸メチルの合成 まず、「J. Org. Chem.」第57巻、第699 8~6999ページ(1992年)に記載されている方 法に従って、4-エチニル安息香酸クロリドを合成し た。次に、水浴中で、メタノール300配中にテトラヒ ドロフラン30配に溶解した4-エチニル安息香酸クロ リド24.7g(0.15mol)を瀬下した。満下終了2 0分後より濁りが発生し、そのまま2時間撹拌した。そ の後、さらに室温で2時間撹拌し、ろ選、乾燥し、21 gの4-エチニル安息香酸メチルを得た(収率87 %)。

(2) 4.4 ートランジカルボン酸ジメチルの合成上記(1)で得られた4-エチニル安息香酸メチル16.0g(0.1mol)、メチルー4ープロモベンゾエート21.5g(0.1mol)、トリフェニルホスフィン0.288g(0.0011mol)、ヨウ化第一鍋0.07g(0.00037mol)、トリエチルアミン250mL、ビリジン37.5mLの複合物を撹拌し、87℃(還流)まで昇湿した。その後、選流しなくなる温度に合却し、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.098g(0.00014mol)を添加し、3時間還流した。反応液を冷却し、エバボレーターで濃縮し、生じた沈殿物をろ過し、乾燥後、酢酸エチル500mlで2回洗浄した。その後、テトラヒドロフラン中で加熱撹拌して、熱ろ過後、ろ液から再結晶し、4,4'ートランジカルボン酸ジメチル14.7gを得た(収率50%)。

(3) 4,4'ートランジカルボン酸ジクロリドの合成 水酸化カリウム16,83g(0.3mol)をメタノール 450mに溶解し、上記(2)で得られた4,4'ートランジカルボン酸ジメチル8.22g(0.033mol)を添加後、昇温して、18時間還流した。その後、冷却し、沈殿物をろ過により回収し、水11に溶解した。この溶液から残渣をろ過により除去後、ろ液を0.1モルノリットル微度の塩酸を用いて徐々には3に調整し、4,4'ートランジカルボン酸を析出させ、ろ遏、乾燥し6.7gの4,4'ートランジカルボン酸を析出させ、ろ遏、乾燥し6.7gの4,4'ートランジカルボン酸を得た(収率76%)。次に、この4,4'ートランジカルボン酸6.5

0 g (0.024mi)、1.2ージクロロエタン60ml。

塩化ペンジルトリエチルアンモニウム10.013g、 塩化チオニル3.9 虹を混ぜて、昇温し、10時間還流 した。反応液に nーペキサン4 0 社を加えて、熱時ろ避 により、ろ液から再結晶した。この結晶をさらに1,2 ージクロロエタンとヘキサンの混合溶媒から再結品し、 3gの4、4'ートランジカルボン酸ジクロリドを得た (収率4.1%)。

# 【0031】製造例7

2,2"ービス(フェエルエチニル)ー4,4"ーピフェニ ルジカルボン酸ジクロリドの製造

(1) 2, 2'~ビス(フェニルエチニル)ー4, 4'~ビ フェニルジカルボン酸ジメチルの含成

4、41・ビフェニルジカルボン酸ジメチル2.5g(0. 092ml)を、ヨウ素55g(0.22ml)と共に遷 硫酸300配中にを添加し、硫酸銀85gを触媒とし で、室温で1時間撹拌させた。その後、反応温度を80 ℃に上げて18時間撹拌した。反応液を氷水へ滴下し、 黄色の析出物を得た。新出物を再度水で洗浄、ろ過し、 80℃減圧下で24時間乾燥した。得られた乾燥物を、 問結製を行い、メタノールから再編品法により、黄色の 結晶物2、2'ージヨードー4、4'ーピフェニルジカルボ ン酸ジメチル41g(収率85%)を得た。この2.2。 ージョードーイ, 4' ービフェニルジカルボン酸ジメチル を26g(0.05mol)、ヨウ化鋼0.08g、ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウムジクロリドの。 11gと共に、ビリジン120mL中に加え、密温で1時 間撹拌した。次いで、フェニルアセチレン 12.5g (0.122ml) をビリジン50mに添加した溶液を徐 カに反広系へ添加し、80℃に昇温し5時間その温度に 第 て操作を続けた。その後、室温に放冶し、析出した塩を ろ適によって取り除き、ビリジンをエパボレーションに より留去して粗生成物を得た。この粗生成物をジエチル エーテル20世紀に密かして、5重量等の塩酸と水で洗 浄した後、ペキサン/トルエン(90/10 v / v)か ら再結晶により2.2'ービス(フェニルエチニル)ー 4.4' ーピフェニルジカルボン機ジメチル16g(収率 68%)を得た。

【0032】(2)2,2'~ピス(フェニルエチニル) ---4、41-ビフェニルジカルボン酸ジクロリドの合成 上記(1)で得られた2、2" ービス(フェニルエチニ ル》 --- 4、41 -- ビフェニルジカルボン酸ジメチルを1-4 g (0,03 mol)、もモルノリットル濃度の水酸化カリ ウム/エタノール密液120㎡と共に2時間還流させた 後、希場酸で脱保護を行い、黄色の沈澱物を得た。これ をろ過。乾燥した後、トルエン/メダノール(90/1 のッ/ッ)から再結晶により、2,2'ーピス(フェニル エチニル) ー4、4'ーピフェニルジカルボン酸12g (収率90%)を得た。次に、この2,2'…ビス(フェ ニルエチニル) - 4、4 ーピフェニルジカルボン酸を

4.5g(0.01mol)、N.Nージメチルボルムアミド 1元、塩化チオニル100元と共に6時間還流させた 後、趨剰の塩化チオニルを滅圧により留去し、次いで、 粗生成物をヘキサン/クロロボルム(90/10 v/ v) から再結晶により、2、2'ーピス(フェニルエチニ ル) ー 4,4' ービフェニルジカルボン酸ジクロリド4. 0g(収率82%)を得た。また、上記の方法に準拠し て、2、2、一ビス(ナフチルエチニル)ー 4、4~一ビフ ェニルジカルボン酸ジクロリドを製造した。

#### 10 製造例 8

2、アーピフェニレンジカルボン酸ジクロゾドの製造 IJ. Poly. Sci. : Polymer Left ers Edition1第16卷, 第653~656 ページ(1978年)に記載されている方法に従って、 2. 7 -- ビフェニレンジカルボン機ジクロリドを製造し 12:

#### 【0033】実施例1

2、2一ピス(3ーアミノーオーとドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン35.9g(0.098mi) メタノールを溶媒としてソックスレー抽出により24時 20 を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330㎡に溶 解し、この溶液に4…エチエルー2、6ーナフタレンジ カルボン酸ジクロリド27.7g(O.1mol)を、乾燥 窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時間、続 いて20℃で1時間撹拌した。10℃にした後、トリエ チルアミン22,3g (0.22mol)を添加し、次いで yープチロラクトン100 ftに、製造例1で合成した4 -アミノ安息香酸エステル未端スチレンオリゴマー3 8.4 g (0,00 4 mol、数平均分子量9,600)を密 解した溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、 10℃で1時間、続いて20℃で20時間機拌した。反 応終了後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を 除去し、汚透した液をイオン交換水6.61とイソブロ パノール6、61の混合溶液に滴下し、沈殿物を集めて 乾燥することにより、共和合体80.9gを得た。得ら れた共産合体の分子量を東ソー株式会社製GPCを用い てポリスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量3 0,000、分子量分布2.23であった。 H-NMR により反応性オリゴマー成分の導入率は36重量%であ った。得られた共重合体5,00gをNーメチルー2一 40 ピロリドン20\_00gに溶解し、0.2 μmのテプロン (脊縁癌標) フィルターでろ遜してワニスを得た。この ワニスをスピンコーターを用いてアルミニウムを蒸着し たシリコンウエーハ上に塗布した。この際熱処理後の膜 摩が約5 umとなるようにスピンコーターの回転数と時 間を設定した。塗布後、120℃のホットプレート上で 240秒間乾燥した後、窒素を流入して酸素濃度を10 Oppos以下に制御したオープンを用いて、300℃で6 0分間で加熱させることで、未端をオリゴマーと反応さ せたポリベンゾオキサゾール樹脂の皮膜を得た。さら 50 に、400℃で60分間加熱してオリゴマーユニットを

分解し、細孔を有するボリベンゾオキサゾール機脂の皮 膜を得た。皮膜上にアルミニウムを蒸着してパターンニ ングを行い所定の大きさの電極を形成した。シリコンウ エーハ側のアルミニウムと、この電極による容量を測定 し、測定後に皮膜の電極墜接部を、酸素プラズマにより エッチングして、表面程さ計により膜原を測定すること により、周波数1MH2における誘電率を算出したとこ ろ2,54であった。また、この皮膜について断面をT EMにより観察したところ、得られた空隙は、15 nm 以下の細孔で非連続であった。耐熱性、丁g、吸水率も 10 併せて第1表にまとめた。

45

# 【0034】 実施例 2

2,2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン33.0g(0.09mol)を、 乾燥したパーメチルー2ーピロリドン330扉に溶解 し、この溶液に5~エチニルテレフタル数ジクロリド2 2.7g(0.1mi)を、乾燥窒素下10℃で添加し た。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間損 押した。10℃にした後、トリエチルアミン22,3g (0.22mi)を添加し、次いでマープチロラクトン1 00世にアルドリッチ社製画ヒドロキシ末端ポリ (エチ レングリコール)ーブロックーポリ (プロビレングリコ 一ル) ープロックーボリ (エチレングリコール) 56. 08(0.02mm)、数平均分子量2.800)を溶解し た溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10 でで1時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終 了後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除去 し、ろ遜した液をイオン交換水6.6 Lとイソプロパノ 一ル6.61の混合溶液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥 することにより、共運合体89.1gを得た。得られた 共重合体の分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてボ リスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量20, 000、分子量分布2、2であった。 H-NMRにより 反応性オリゴマー成分の導入率は18重量%であった。 得られた共電合体を用い、実施例1と同様にして、評価 用サンブルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

# 【0035】実施例3

9.9 ーピス (4 ー ((4 ーアミノー 3 ーヒドロキシ) フェノキシ)フェニル》フルオレン53.6g(0.09 5 mol) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン33 Oatに溶解し、この溶液に5ーエチニルイソフタル酸ジ クロリド22、7g(0.1sol)を、乾燥窒素下10℃ で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で 1時間撹拌した。10℃にした後、トリエチルアミン2 2.3g(0.22ml)を添加し、次いでγープチロラ クトン 1 () Oslにアルドリッチ社製ポリ(プロビレンゲ リコール)ビス(2ーアミノプロピルエーテル)40. Og (0,01 mol、数平均分子월4000) を溶解した 溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃

後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除去 し、 ろ過した液をイオン交換水 6、61 とイソプロパノ ール6.6Lの混合溶液に滴下し、沈殿物を集めて乾燥 することにより、共重合体96.7gを得た。得られた 共重合体の分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてボ リスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量25、 200、分子量分布2.20であった。 H-NMRによ り反応性オリゴマー成分の導入率は3.4重量%であっ た。得られた共重合体を用い、実施例1と同様にして、 評価用サンプルを得て、測定結果を第1表にまとめた。 【0036】実施例4

2.2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン6.9.6g(0.19mi)を、 乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330mLに溶解 し、この溶液に5-エチニルーテレフタル機ジクロリド 22.7 g(0.1 mi) と2.6ーナフタレンジカルボン 酸クロリド25.3g(0.1gol)を、乾燥窒素下10 ℃で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃ で1時間撹拌した。10℃にした後、トリエチルアミン 44.5g(0.44mi)を添加し、次いでマープチロ ラクトン100mlに製造例2で得た4-アミノ安息香酸 エステル末端ポリ(プロビレングリコール)オリゴマー 50g(0,02mol、数平均分子量2,500)を溶解 した溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、1 0℃で1時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応 終了後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除 去し、ろ週した液をイオン交換水6.6 しとイソプロパ ノール6.61の混合溶液に満下し、沈殿物を集めて乾 燥することにより、共粛合体138.6頁を得た。得ら 30 れた共重合体の分子量を東ソー株式会社製GPCを用い てポリスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量で 5,000、分子量分布2.25であった。 H-NMR により反応性オリゴマー成分の導入率は27重量%であ った。得られた共革合体を用い、実施例」と同様にし て、評価用サンブルを得て、測定結果を第1表にまとめ 120

### 【0037】実施例5

2,2~ビス(3~アミノー4~ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン34.8g(0,095sol) 初 を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330mに溶 解し、この溶液に5-フェニルエチニルイソフタル酸ジ クロリド30.3g(0.1ml)を、乾燥窒素下10℃ で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で 1時間撹拌した。10℃にした後、トリエチルアミン2 2.3 g (0.2 2 mol) を添加し、次いで y ープチロラ クトン10.0 転にアルドリッチ社製ポリ(プロビレング リコール) ピス(2ーアミノプロピルエーテル) 40g (0.01ml、数平均分子量4000)を溶解した溶液 を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1 で1時期に続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了 50 時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了後、

反応液をろ遏してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ - 週した液をイオン交換水6.61とイソプロパノール6. 61の混合溶液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥すること により、共重合体87.9gを得た。得られた共重合体 の分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリスチレ ン換算で求めたところ、重量平均分子量25.000。 分子量分布2,20であった。 HーNMRにより反応性 オリゴマー成分の導入率は3万重量%であった。得られ た共重合体を用い、実施側1と同様にして、評価用サン プルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

# 【0038】実施例6

2.2ービス(3ーアミノー4ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン34.8g(0.095m) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330mに溶 解し、この溶液に2、アービフェニレンジカルボン酸ジ クロリド27.6g (0.1sol) を、乾燥窒素下10℃ で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で 1時間競弾した。10℃にした後、トリエチルアミン2 2.3g(0.22mil)を添加し、次いでソープチロラ クトン100mにアルドリッチ社製ポリ(プロビレング 20 リコール) ビス (2ーアミノブロビルエーテル) 40g (0.0) sol、数平均分子量4000)を溶解した溶液 を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1 時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了後、 反応液をろ遏してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ 適した液をイオン交換水6.6 Lとイソプロパノール6, 61の混合溶液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥すること により、共産合体87.7gを得た。得られた共産合体 の分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリステレ ン換算で求めたところ、重量平均分子綴25.300、 分子量分布2.21であった。、H-NMRにより反応性 オリゴマー成分の導入率は38重量%であった。得られ た共重合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サン ブルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

### 【0039】実施例7

2,2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン34.8点(0.095x0]) を、乾燥したNーメチルー2-ビロリドン330mに溶 解し、この溶液に 4,4'ートランジカルボン酸ジクロリ ド30.3g(0.1mol)を、乾燥窒素下10℃で添加 した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間 撹拌した。10℃にした後、トリエチルアミン22.3 夏(0.22回目を添加し、次いでγーブチロラクトン 100%にアルドリッチ社製ポリ(プロピレングリコー ル) ビス(2ーアミノブロピルエーテル)40g(0) ① 1 mol、数平均分子量4000)を溶解した溶液を、 乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時 間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了後、反 党液を万遷してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、石邊 した液をイオン交換水6.61とイソプロパノール6.6 50 添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で2

Lの混合溶液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥することに より、共重合体90.8gを得た。得られた共重合体の 分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリスチレン 換算で求めたところ、重量平均分子量25.100、分 学量分布2.21であった。H-NMRにより反応性オ リゴマー成分の導入率は37重量%であった。得られた |共重合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サンプ ルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

# 【0040】 実施例8

18 9.9 - ピス (4 - ((4 - アミノー3 - ヒドロキシ) フェノキシ) フェニル) フルオレン119、2g(0.2 1 mol) を、乾燥したN-メチルー2-ピロリドン90 0 風に溶解し、この溶液に5…エチニルイソフタル酸ジ クロリド2·2、7 g (0.1 mol)、 5ーフェエルエチニ ルイソフタル酸ジクロリド30、3(0.1mol)、及び イソフタル酸ジクロリド4.5g(0.022mol)と を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1 時間、続いて20℃で1時間撹拌した。10℃にした 後、トリエチルアミン49,5g(0.49moi)を添加 し、次いでャープチロラクトン250㎡にアルドリッチ 社製ポリ (プロビレングリコール) ビス (2ーアミノブ ロビルエーテル) 88.9g (0.022ml、数平均分 子盤4000)を溶解した溶液を、乾燥窒素下10℃で 添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で2 0時隔機搾した。反応終了後、反応液をろ過してトリエ チルアミン塩酸塩を除去し、ろ過した液をイオン交換水 15 しとイソプロパノール 15 Lの混合溶液に滴下し、 沈巖物を集めて乾燥することにより、共重合体211. 8gを得た。得られた共重合体の分子量を東ソー株式会 30 社製GPCを用いてポリスチレン換算で求めたところ、 重量平均分子量25,000、分子量分布2,20であっ た。「H-NMRにより反応性オリゴマー成分の導入率 は33重量%であった。得られた共重合体を用い、実施 例1と同様にして、評価用サンブルを得て、測定結果を 第1表にまどめた。

#### 【0 0 4 1】実施例9

9. 9 …ビス(オー ( (イーアミノー3ーヒドロギシ) フェノキシ) フェニル) プルオレン71.5g(0.13 nol) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン550m 1に溶解し、この溶液に5ーエチニルイソフタル機ジク ロリド7.6g (Q、033mol)。 5ーフェニルエチニ ルイソフタル酸ジクロリド30.3g(0.1mol)と を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1 時間、続いて20℃で1時間撹拌した。10℃にした 後、トリエチルアミン29.7g(0.29mol)を添加 し、次いで y ープチロラクトン150 吨にアルドリッチ 社製ポリ (プロビレングリコール) ピス (2-アミノブ ロビルエーテル) 53.3g(0.013mi、数平均分 子盤4000) を溶解した溶液を、乾燥窒素下10℃で 0時間撹拌した。反応終了後、反応液をろ適してトリエ チルアミン塩酸塩を除去し、る過した液をイオン交換水 11Lとイソプロパノール11Lの混合溶液に適下し、 沈殿物を集めて乾燥することにより、共重合体137。 7gを得た。得られた共重合体の分子量を東ソー株式会 社製GPCを用いてポリスチレン換算で求めたところ、 重量平均分子量24、000、分子量分布2、10であっ た。「H-NMRにより反応性オリゴマー成分の導入率」 は32重量%であった。得られた共重合体を用い、実施 例1と同様にして、評価用サンプルを得て、測定結果を 10 第1表にまとめた。

### 【0042】实施例10

2、2ービス(3ーアミノー4ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロブロパン34.8g(0.095mol) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330mに溶 解し、この溶液に2,2'ーピス(フェニルエチニル)ー 4,4'ーピフェエルジカルボン酸ジクロサド47.9g (0.1ml)を、乾燥容素下10℃で添加した。添加 後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間撹拌した。 10℃にした後、トリエチルアミン22,3g(0.22 20 noi)を添加し、次いでγープチロラクトン IOO mに アルドリッチ社製調ヒドロキシ末端ポリ(エチレングリ コール) ーブロックーポリ (プロビレングリコール) ー プロックーボリ (エチレングリコール) 28,0 g(0. 0 1 nol、数平均分子量2、8 0 0)を溶解した溶液を、 乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時 間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了後、反 応波をろ遇してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ過 した液をイオン交換水6.61とイソプロパノール6.6 しの混合溶液に溶下し、沈殿物を集めて乾燥することに 30 より、共重合体88.1gを得た。得られた共重合体の 分子盤を東ソー株式会社製GPCを用いてポリスチレン 換算で求めたところ。重量平均分子量25,000、分 子量分布2、2であった。『日ーNMRにより反応性オリ ゴマー成分の導入率は25.8重量%であった。得られ た共革合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サン ブルを得て、制定結果を第1表にまとめた。

### 【0043】 実施例11

2,2~ビス(3~アミノー4-ヒドロキシブェニル) ヘキサフルオロプロパン34.8g(0.095mi) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330風に落 解し、この溶液に2,2'ーピス(ナフチルエチニル)ー 4,4'ーピフェニルジカルボン酸ジクロリド57.9g (0.1moi) を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加 後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間撹拌した。 10℃にした後、トリエチルアミン22.3g(0.22 (acl) を添加し、次いで y ープチロラクトン100 組に アルドリッチ社製麺ヒドロキシ末端ボリ(エチレングリ コール)ープロックーボリ(プロピレングリコール)ー

0 1 sol、数平均分子量 2,800) を溶解した溶液を、 乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時 間、続いて20℃で20時間撹拌した。反応終了後、反 応波をろ適してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ過 した液をイオン交換水6、61とイソプロパノール6、6 Lの混合溶液に満下し、沈殿物を集めて乾燥することに より、共産合体98.5gを得た。得られた共重合体の 分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリスチレン 換算で求めたところ、重量平均分子量24,000、分 字量分布2.1であった。 H-NMRにより反応性オリ ゴマー成分の導入率は23.5重量%であった。得られ た共重合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サン ブルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

### 【0044】实施例12

2、2ーピス(3ーアミノー4ーヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロバン34.8g(0.095mol) を、乾燥したN-メチルー2ーピロリドン330転に浴 解し、この溶液に2、2 ーピス (フェニルエチニル) ー 4,4'-ビフェニルジカルボン酸ジクロリド33.5g (0,07mi) 及びイソフタル酸ジクロリド6.1 g (0,03mol) を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加 後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間撹拌した。 10℃にした後、トリエチルアミン22.3g(0.22 mol) を添加し、次いで y ~ プチロラクトン100 mに アルドリッチ社製ポリ(プロビレングリコール)ビス (2-アミノプロビルエーテル) 40.0g(0.01m) 1、数平均分子量 1000) を溶解した溶液を、乾燥棄 素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時間、続い て20℃で20時間撹拌した。反応終了後、反応被をろ 過してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ避した液を イオン交換水6.6 Lとイソプロパノール6.6 Lの混合 密液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥することにより、共 重合体91、3度を得た。得られた共重合体の分子量を 東ソー株式会社製CPCを用いてポリスチレン換算で求 めたところ。重量平均分予量26,000、分子量分布 2.2であった。 HーNMRにより反応性オリゴマー成 分の導入率は35.05重量%であった。得られた共重 合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サンブルを 得て、測定結果を第1表にまとめた。

#### 【0045】比較例1

2,2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ペキサフルオロプロバン34.8g(0.095nol) を、乾燥したNーメチルー2ービロリドン330mlに溶 解し、この溶液に5-エチニルー2、6ーナフタレンジ カルボン酸ジクロリド7.7g(0.1mi)を、乾燥窒 素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時間、続い て20℃で1時間撹拌した。10℃にした後、トリエチ ルアミン 2.2.3 g (0,22 mi) を添加後、10℃で 1時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了 プロッケーポリ(エチレングリコール)28.0g(0. 頭)後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除去

し、ろ適した液をイオン交換水 6.61 とイソプロパノール 6.61 の混合溶液に滴下し、沈澱物を集めて乾燥することにより、ボリマー 53.5 gを得た。得られたポリマーの分子量を東ソー株式会社製 6 P C を用いてボリスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量 25.60 、分子量分布 2.2 3 であった。得られたボリマーを用い、実施例 1 と削棒にして、評価用サンブルを得て、測定結果を第 1 表にまとめた。

# [0046] 比較例2

2, 2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロバン34,8g(0.095aoi) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン330配に答 解し、この溶液にテレフタル酸ジグロリド20、3g (0.1mol) を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加 後、10℃で1時間、続いて20℃で1時間競響した。 10℃にした後、トリエチルアミン22.3g(0.22 mol)を添加し、次いでマーブチロラクトン3点にポリ (プロピレングリコール) ープロックーポリ (エチレン グリコール) 両末端ヒドロキシ共重合体28g(0,0 1 mol. 数平均分子量 2,800) を溶解した溶液を、乾 20 **農窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時間、** 続いて20℃で20時間攪拌した。反応終了後、反応液 をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ過した 液をイオン交換水6.6 Lとイソプロパノール6,6 Lの 混合溶液に滴下し、沈殿物を集めて乾燥することによ り、共重合体50、3gを得た。得られた共重合体の分 予量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリスチレン換 算で求めたところ、重量平均分子量20,100、分子 量分布2.22であった。 H-NMRにより反応性オリ ゴマー成分の導入率は33重量%であった。得られた共 30 重合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サンブル を得て、測定結果を第1表にまとめた。

#### 【0047】比較例3

2.2 - ビス (3- アミノ- 4 - ヒドロキシフェニル) ハキサフルオロプロパン36、4 g  $(0,0995 \, \mathrm{mol})$  を、乾燥した N- メチルー2 - ピロリドン330  $\mathrm{m}$  に溶解し、この溶液に5- エチニルーテレフタル酸ジクロリド22.7 g  $(0.1 \, \mathrm{mol})$  を、乾燥窒素下 $10 \, \mathrm{CC}$  で添加した。添加後、 $10 \, \mathrm{CC}$  で  $1 \, \mathrm{時間}$  続いて $20 \, \mathrm{CC}$  で  $1 \, \mathrm{時間}$  税拌した。 $10 \, \mathrm{CC}$  にした後、トリエチルアミン22.3 g  $(0.22 \, \mathrm{mol})$  を添加し、次いでy- ブチロラクトン3  $\mathrm{sl}$  に製造例  $3 \, \mathrm{CG}$  の得られた4- アミノ安息香酸末端ボ

リスチレン50.0g(0.001mol、数平均分子量50.000)を溶解した溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で20時間撹拌した。反応終了後、反応液をろ過してトリエチルアミン塩酸塩を除去し、ろ過した液をイオン交換水6.6Lとイソプロパノール6.6Lの混合溶液に滴下し、沈殿物を集めて乾燥することにより、共重合体81.4gを得た。得られた共重合体の分子量を東ソ一株式会社製GPCを用いてポリスチレン換算で求めたところ、重量平均分子量80,000、分子量分布2.12であった。「H−NMRにより反応性オリゴマー成分の導入率は42重量%であった。得られた共重合体を用い、実施例1と同様にして、評価用サンブルを得て、測定結果を第1表にまとめた。

#### 【0048】比較例4

9、9ービス(4ー((4ーアミノー3ーヒドロキシ) フェノキシ) フェニル) フルオレン126.2頁(0.2 2moi) を、乾燥したNーメチルー2ーピロリドン60 0 底に溶解し、この溶液に 4, 4 ーピフェニルジカルボ ン酸ジグロリド27.8g(0.1 mol)、テレフタル酸 ジカロリド20、3(0、1gω1)及びイソフタル酸ジク ロリド4、8g(0.024xol)を、乾燥窒素下10℃ で添加した。添加後、10℃で1時間、続いて20℃で 1時間撹拌した。10℃にした後、トリエチルアミン4 9.8g(0,49x01)を添加し、次いでソープチロラ クトン250 礼にアルドリッチ社製ポリ(プロビレング リコール) ビス (2ーアミノプロビルエーテル) 94、 1g(0,024mol,数平均分子量4000)を溶解し た溶液を、乾燥窒素下10℃で添加した。添加後、10 でで1時間、続いて20℃で20時間攪拌した。反応終 了後、反応被をろ遇してトリエチルアミン塩酸塩を除去 し、ろ適した液をイオン交換水18Lとイソプロパノー ル181の混合溶液に滴下し、沈殿物を集めて乾燥する ことにより、共革合体210、4gを得た。得られた共 電合体の分子量を東ソー株式会社製GPCを用いてポリ スチレン換算で求めたところ、重量平均分子量24,0 00、分子量分布2.10であった。 H-NMRにより 反応性オリゴマー成分の導入率は34重量%であった。 得られた共重合体を用い、実施例1と同様にして、評価 40 用サンブルを得て、制定結果を第1表にまとめた。

[0049]

【表1】

51

第1表

-54

¥ 8	比終徽家	S 846	Τg	吸水線	数据孔镀铵
単 位	<del></del>	(35)	(%)	(厳盤米)	
実施例1	2. 1	543	>450	0. 2	15am以下の細孔
実施例2	1.7	545	>450	0, 3	10mm以下の細孔
実施例3	2, 2	539	>450	0.3	10m四以下の細孔
突施例4	2.1	542	>450	0.3	8mm以下の細孔
実施例5	2.0	560	>450	0.2	10nmWFOMA
実施例 6	1.9	562	>450	0.2	8mm以下の細孔
実施例?	1.9	555	>450	0.2	10nm包下の細孔
実施例8	2. 1	544	>450	0. 2	10nm以下の細孔
実施例9	2.2	548	>450	9, 2	10 nmutoma
実施例10	2.1	547	456	8.2	10mm以下の総孔
実施例!!	1.9	568	447	0.2	10mm以下の細孔
实施例12	1.9	523	415	0.2	10nm以下の網孔。
比較例1	2.8	545	>450	0. 2	細孔観察されず
比較例2	2.8	539	376	0.2	細孔観察されず
比較例3	* 1	546	>450	0.3	1am以上のボイド
比較例4	*1	533	380	0.3	空孔観察されず

\*1 御定時ショートしたため御定できなかった

【9050】 (注) なお、反応性オリゴマーの導入率を 72重量等に高くした以外は、実施例2と同様にして共 番台体を製造し、評価したところ。20nm以下の郷孔。 であるが、空孔が連続的であり、また、非常に脆くて比 誘電率は測定できなかった。第1表にまどめた、実施例 特性、吸水性を達成することができ、特に、誘電率の極 および比較例の評価結果から、本発明の絶縁膜用材料か ら得られた絶縁膜(被膜)は、優れた耐熱性と低吸水性 を維持しながら、低誘電率化を可能とすることがわか 30 ダーレジスト膜、液晶配向膜等の用途に、好適に使用す る。また、測定した誘電率を用いて対数混合式から計算\*ることができる。

# \*した空隙率と反応性オリゴマー導入率とほぼ一致した。 [0.051]

【発明の効果】本発明の絶縁膜用材料及びコーティング 用ワニスにより得られる絶縁膜は、優れた熱特性、電気 めて低く、半導体用の層圏絶縁膜や保護膜、多層回路の 層間絶縁膜、フレキシブル欝張板のカバーコート、ソル

プロントページの続き

(SI) lat. CL

識別記号

FΪ

テーマコード (参考)

H-0 1 L -21/312

HOLL 21/312

(72)発明者 東田 進弘

東京都福用区東品川2丁目5番8号 住友 ベークライト株式会社内

(72)発明者 石田 雄一

東京都品用区東品用2丁目5番8号 住友 ベークライト株式会社内

F ターム(参考) 4J031 AA13 AA20 AA49 AA53 AA55 AA56 AA57 AB01 A504 AC07 AB01 AF24 AF26

> 41038 DB021 D1001 GA01 NA07 NA09 NA10 NA21 PB09

4J043 PA02 PAG4 PAG8 PA19 P808

PB13 PB14 PC046 QB34

RA06 RA52 SA06 SA71 SA72

\$801 TA12 TB01 TB03 UA042

UA052 UA121 UA122 UA131

BA132 BA141 BA142 BA151

UA161 UA231 UA232 UA261

UA262 UB012 UB021 UB022

UNGG1 UNGG2 UNIO2 UNI21

UB122 UB131 UB132 UB301

UB302 UB401 UB402 YA06

YBO8 ZA12 ZA46 ZBO2 ZB11

ZB50

SP058 AA10 AC02 AC10 AF04 AC01

AH02

SG305 AA07 AA11 AB10 AB24 AB26 BA09 CA32